### (19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int.Cl.6

## (12) 公開特許公報(A)

FΙ

## (11)特許出顧公開番号

# 特開平10-312640

(43)公開日 平成10年(1998)11月24日

G11B	20/10	3 2 1		G11B		20/10		321A		
-	11/10	586				11/10		586C		
	20/18	532				20/18		532A		
		5 5 2						552F		
		572						572C		
			審查請求	未離求	請求	項の数11	OL	(全 34 頁)	最終頁的	こ続く
(21)出願番	号	<b>特顧平</b> 9-118323		(71)	人類出	000002	185			
						ソニー	株式会	社		
(22)出顧日		平成9年(1997)5月8日		東京都品川区北品川6丁目7番3				7番35号		
				(72)	発明者	堀米	順一			
						東京都	品川区:	北岛川6丁目	7番35号	ソニ
						一株式	会社内			
				(72)	発明者	山山	茂男			
						東京都	品川区:	化品川6丁目	7番35号	ソニ
						一株式	会社内			
				(72)	発明者	千葉	孝義			
						東京都	品川区:	北品川6丁目	7番35号	ソニ
						一株式	会社内			
		•		(74)	代理人	、 弁理士	杉浦	正知		

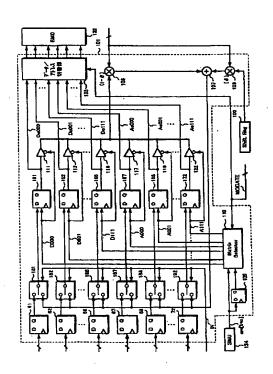
## (54) 【発明の名称】 情報再生装置および再生方法

## (57)【要約】

【課題】 ビタビ復号方法において、再生が正しく行われなかった際に行われるリードリトライ等の処理を、適正な振幅基準値の下で行う。

識別記号

【解決手段】 例えば6値4状態ビタビ復号方法を行う 光磁気ディスク装置において、光磁気ディスク6上に設 けられたアドレス部とデータ部に対応する振幅基準値を 別個に適応化するために、RAA101中に12個のレ ジスタ181~192を設ける。通常は、直前に行われ た再生動作が終了した時点での、181~192の記憶 値をその後の再生動作に伴う適応化の初期値とするが、 再生が正しく行われず、リードリトライ等の処理がなさ れる際には、RAA101中の12個のレジスタ61~ 72に予め設定された所定値を初期値として設定する。 また、かかる場合には、振幅基準値の適応化を行わない ように制御する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 記録媒体から再生される再生信号をビタ ビ復号方法によって復号するようにした情報再生装置に

1

再生信号に基づいてブランチメトリックの値を計算する 際に参照値として用いられる振幅基準値を、再生信号値 と、ビタビ復号方法の動作結果とに基づいて、クロック 毎に、更新するようにした振幅基準値適応化手段と、

再生結果に応じてなされる処理に関連して、上記振幅基 準値適応化手段に対し、振幅基準値の初期値を設定する 10 初期値設定手段とを有することを特徴とする情報再生装

【請求項2】 請求項1において、

上記ビタビ復号方法の動作結果として、状態遷移そのも のを表現する状態データを用いることを特徴とする情報 再生装置。

【請求項3】 請求項1において、

振幅基準値の初期値は、

予め設定された所定値であることを特徴とする情報再生 装置。

【請求項4】 請求項1において、

振幅基準値の初期値は

直前に行われた再生動作が終了した時点における振幅基 準値であることを特徴とする情報再生装置。

【請求項5】 請求項1に記載された情報再生装置であ

記録媒体が2種類の領域を有する情報再生装置におい て、

上記振幅基準値適応化手段は、

各領域に対して別個に振幅基準値の適応化を行うもので 30 あることを特徴とする情報再生装置。

【請求項6】 請求項1において、

再生結果に応じてなされる処理に関連して上記振幅基準 値適応化手段が行う振幅基準値の更新の可否を制御す る、振幅基準値適応化可否制御手段をさらに有すること を特徴とする情報再生装置。

【請求項7】 請求項5において、

上記振幅基準値適応化手段は、

上記ビタビ復号方法の動作結果として、状態遷移そのも のを表現する状態データを用い、

上記状態データから状態遷移を認識し、認識された状態 遷移に対応する、上記状態データが生成された際の再生 信号が得られた領域に対する振幅基準値を選択する振幅 基準値選択手段と、

上記振幅基準値選択手段によって選択される振幅基準値 と、上記認識された状態遷移が選択された際の再生信号 値とを所定の比率で混合する混合手段と、

上記混合手段による計算値を記憶する振幅基準値の個数 の2倍の個数の記憶手段とを有するものであることを特 徴とする情報再生装置。

【請求項8】 請求項5において、

上記初期値設定手段は、

各領域に対する振幅基準値の初期値を記憶する、振幅基 準値の個数の2倍の個数の初期値記憶手段と、

上記再生結果に応じてなされる処理に関連して、上記初 期値記憶手段が記憶している振幅基準値の初期値と、上 記混合手段による計算値の内の一方を選択的に出力す る、振幅基準値の個数の2倍の個数のスイッチング手段 とを有することを特徴とする情報再生装置。

【請求項9】 請求項6において、

上記振幅基準値適応化可否制御手段は、

上記再生結果に応じてなされる処理に関連して、上記混 合手段の動作パラメータの値を制御するものであること を特徴とする情報再生装置。

【請求項10】 請求項6において、

上記振幅基準値適応化可否制御手段は、

上記再生結果に応じてなされる処理に関連して、上記振 幅基準値適応化手段の出力がビタビ復号器に供給されな いように制御するものであることを特徴とする情報再生 20 装置。

【請求項11】 記録媒体から再生される再生信号をビ タビ復号方法によって復号するようにした情報再生方法 において

再生信号に基づいてブランチメトリックの値を計算する 際に参照値として用いられる振幅基準値を、再生信号値 と、ビタビ復号方法の動作結果とに基づいて、クロック 毎に更新するようにした振幅基準値適応ステップと、 再生結果に応じてなされる処理に関連して、上記振幅基 準値適応化ステップに対して、振幅基準値の初期値を設 定するステップを有することを特徴とする情報再生方 法。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、例えば光磁気デ ィスク装置等の情報再生装置、特にPRML(Pertial Response Maximum Likelihood ) 方法を用いる情報再生 装置および再生方法に関する。

[0002]

【従来の技術】記録再生装置に用いられる記録媒体のフ 40 ォーマットは、アドレス部とデータ部からなるセクタを 規定するものであることが一般的である。光磁気ディス クにおいては、アドレス部がエンボス加工によって形成 され、データ部が光磁気的に記録される。アドレス部の 再生は、反射光の強度の推移に基づいて行われ、また、 データ部の再生は、磁気カー効果を利用して行われる。 ビタビ復号方法を用いない情報再生装置においては、こ のように原理的に異なった信号を同一の2値化回路によ って再生するために、アドレス部およびデータ部からそ れぞれ再生される再生信号ができるだけ一致するよう

50 に、記録が行われる。

【0003】また、再生系において、アンプのゲインお よびフィルタ等の設定をアドレス部およびデータ部につ いて別個に行うことによって、データ部およびアドレス 部からそれぞれ再生される再生信号の特性をできるだけ 一致するようして2値化回路に供給することも行われ る。しかしながら、このような方法は、アンプおよびフ ィルタ等をアドレス部およびデータ部について別個に設 ける必要があり、回路規模の増大および消費電力の増加 といった問題を生じていた。

【0004】近年、光磁気ディスク装置等の情報再生装 10 置において、記録媒体から再生される再生信号を復号す る方法として、ビタビ復号方法が多用されている。ビタ ビ復号方法は、ホワイトノイズを含む再生信号を復号す る場合にビットエラーレートを小さくすることができる 復号方法である。

【0005】ビタビ復号方法の概要は、以下のようなも のである。記録媒体に対する記録方法に応じて複数個の 状態を予め特定し、記録媒体から再生される再生信号に 基づいて、リードクロックに従うタイミングでなされる 計算処理によって、リードクロックに従う各時点におい 20 て、最尤な状態遷移を選択する。そして、このような選 択の結果に対応して、'1' または'0' の復号データ値の 系列としての復号データを生成する。

【0006】再生信号に基づく計算処理は、ビタビ復号 方法の種類によって決まる振幅基準値を参照して行われ る。振幅基準値は、再生信号が振幅変動等の影響を受け ていない理想的なものである場合には、ビタビ復号方法 の種類から理論的に決まるものを用いれば良い。

【0007】但し、一般には、振幅変動等の様々な因子 のため、再生信号を精度良く復号するための振幅基準値 30 も変動する。しかも、変動の様子は、一定ではないの で、復号精度を向上させるために予め振幅基準値をシフ トさせることはできない。そこで、再生信号の振幅変動 等に応じて振幅基準値を更新することにより、振幅基準 値を再生信号に対して適応化することが必要となる。

【0008】このような方法として、一般には、例えば エンベロープ検出器等の手段によって再生信号の振幅を 検出し、検出値に基づいて振幅基準値を所定の時間間隔 で更新することが行われる。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】振幅基準値を適応化さ せる構成を有するビタビ復号器では、アドレス部および データ部について再生信号の特性が異なる場合にも、適 応化によってそれぞれの再生信号の特性に合うように振 幅基準値が追従する。

【0010】とのような振幅基準値の適応化は、再生動 作の単位とされるセクタ毎に行われる。かかる適応化に おいて用いられる振幅基準値の初期値としては、一般 に、理論値等の所定値が用いられる。但し、このように 前に行われた再生動作に伴う適応化によって得られた振 幅基準値を用いることができない。

【0011】一般に同一の記録媒体から再生される再生 信号は、セクタによって大きく異なった特性を示すこと は少ないので、理論値等の所定値よりも、直前に行われ た再生動作に伴う適応化によって得られた振幅基準値の 方が新たなセクタから再生される再生信号に対する適応 の程度が高いと考えられる。

【0012】従って、振幅基準値の初期値として理論値 等の所定値を用いた場合には、適応化において用いられ る修正係数によって決まる、収束時間までの期間には、 振幅基準値が再生信号の特性と乖離したものとなり、か かる期間において、ビタビ復号の精度が低下する可能性

【0013】ところで、適応化の結果として異常な振幅 基準値が発生することがある。その原因の1つとして、 記録媒体上のディフェクト等に起因して、再生信号が大 きく乱れることがある。このように乱れた再生信号を使 用して適応化が行われる結果として、異常な振幅基準値 が生じることがある。このような異常な振幅基準値の下 では、ビタビ復号の精度が低下するため、再生が正しく 行われないおそれがある。

【0014】一般に、情報再生装置において再生が正し く行われなかった場合には、リードリトライすなわち正 しく再生されなかったセクタに対する再度の再生動作が なされる。リードリトライにおける振幅基準値として、 直前に行われた再生動作(すなわち正しく再生されなか ったセクタに対する再生動作) が終了した時の振幅基準 値が用いられると、上述したような理由で発生した異常 な振幅基準値の下でビタビ復号が行われ、その結果、再 生が正しく行われない可能性が高くなる。

【0015】また、正しく再生されなかったセクタは、 ディフェクト等を有している可能性が高い。このような セクタに対してなされるリードリトライにおいて、振幅 基準値の適応化を行うと、ディフェクト等に起因して異 常な振幅基準値が生じることがある。その結果として、 再生が正しく行われない可能性が高くなる。

【0016】一方、複数個のセクタを再生する際には、 アドレス部とデータ部が交互に再生対象とされる。上述 40 したような振幅基準値を用いる場合には、例えばアドレ ス部の再生が開始された直後においては、データ部から 得られた再生信号の特性に従って適応化された振幅基準 値が用いられることになる。逆に、データ部の再生が開 始された直後においては、アドレス部から得られた再生 信号の特性に従って適応化された振幅基準値が用いられ

【0017】このため、アドレス部またはデータ部の再 生が開始された直後においては、振幅基準値が再生信号 の特性と大きく乖離している可能性がある。とのような 初期値を設定すると、新たなセクタを再生する際に、直 50 振幅基準値の下では、ビタビ復号の復号精度が低下する

おそれがある。

【0018】従って、との発明の目的は、振幅基準値の 適応化を行うビタビ復号方法を用いる際に、再生が正し く行われなかった時に行われるリードリトライ等の処理 を、適正な振幅基準値の下で行うことが可能であり、ま た、記録媒体上の2種類の領域、例えば光磁気ディスク におけるアドレス部またはデータ部から再生される再生 信号の品質が異なる場合にも、良好な復号精度を得ると とが可能な情報再生装置および再生方法を提供すること にある。

### [0019]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、記録 媒体から再生される再生信号をビタビ復号方法によって 復号するようにした情報再生装置において、再生信号に 基づいてブランチメトリックの値を計算する際に参照値 として用いられる振幅基準値を、再生信号値と、ビタビ 復号方法の動作結果とに基づいて、クロック毎に、更新 するようにした振幅基準値適応化手段と、再生結果に応 じてなされる処理に関連して、振幅基準値適応化手段に 対し、振幅基準値の初期値を設定する初期値設定手段と 20 を有することを特徴とする情報再生装置である。

【0020】請求項11の発明は、記録媒体から再生さ れる再生信号をビタビ復号方法によって復号するように した情報再生方法において、再生信号に基づいてブラン チメトリックの値を計算する際に参照値として用いられ る振幅基準値を、再生信号値と、ビタビ復号方法の動作 結果とに基づいて、クロック毎に更新するようにした振 幅基準値適応ステップと、再生結果に応じてなされる処 理に関連して、振幅基準値適応化ステップに対して、振 幅基準値の初期値を設定するステップを有することを特 30 徴とする情報再生方法である。

【0021】以上のような発明によれば、再生が正しく 行われなかった時に、リードリトライ等の処理が行われ る場合に、リードリトライにおける振幅基準値の初期値 を適切に設定することができる。また、リードリトライ における振幅基準値の適応化の可否を制御することがで きる。

【0022】また、例えば光磁気ディスク装置におい て、振幅基準値を記憶する記憶手段をアドレス部とデー タ部とに対して別個に設ける構成とすれば、各領域に対 40 する振幅基準値をそれぞれ別個に適応化させることがで きる。このため、同一の波形等化器およびアンプ等から 構成される再生系によって、アドレス部およびデータ部 の何れから再生される再生信号に基づいても、精度の高 いビタビ復号を行うことが可能となる。

#### [0023]

【発明の実施の形態】以下に、この発明の理解を容易と するために、ビタビ復号方法を行う再生系を有する記録 /再生装置の一例について、装置の全体構成、記録媒体 要、4値4状態ビタビ復号方法を実現するビタビ復号器 の構成および動作、および4値4状態ビタビ復号方法以 外のビタビ復号方法の順に説明する。

【0024】〔ディスク記録再生装置の概要〕以下、ビ タビ復号方法を行う再生系を有する記録/再生装置の一 例について説明する。図1は、ビタビ復号方法を行う再 生系を有する光磁気ディスク装置の一例の全体構成を示 すブロック図である。記録時には、コントローラ2がホ ストコンピュータ1の指令に従って、記録すべきユーザ 10 データを受取り、情報語としてのユーザデータに基づい てエンコードを行って、符号語としてのRLL(1,

7)符号を生成する。この符号語が記録データとしてレ ーザパワーコントロール部(以下、LPCと表記する) 4に供給される。コントローラ2は、このような処理の 他に、後述する復号化処理、および記録、再生、消去等 の各モードの制御、並びにホストコンピュータ1との交 信等の動作を行う。

【0025】LPC4は、供給された記録データに対応 して、光ピックアップ7のレーザパワーを制御して光磁 気ディスク6上に磁気極性を有するビット列を形成する ことにより、記録を行う。この記録の際に、磁気ヘッド 5が光磁気ディスク6にバイアス磁界を付与する。実際 には、記録データに基づいて後述するように生成される プリコード出力に従って、後述するようなマークエッジ 記録が行われる。

【0026】後述するように、記録位置すなわちピット の形成位置の制御は、磁気ヘッド5および光ピックアッ プ7等の位置決めを行う、図示しない手段によってなさ れる。このため、記録動作時においても、光ピックアッ ブ7がアドレス部等を通過する際には、後述するような 再生時の動作と同様な動作が行われる。

【0027】上述したようにして形成される各ピット を、記録データに基づいて後述するようにして生成され るプリコード出力中の各ビットに対応させる方法につい て、図2を参照して説明する。プリコード出力中の、例 えば'1' に対してピットを形成し、'0' に対してピット を形成しない記録方法をマーク位置記録方法と称する。 一方、各ピットのエッジによって表現される、プリコー ド出力中の各ビットの境界における極性の反転を、例え ば'1' に対応させる記録方法をマークエッジ記録方法と 称する。再生時には、再生信号中の各ピットの境界は、 後述するようにして生成されるリードクロックDCKに 従って認識される。

【0028】次に、再生系の構成および動作について説 明する。光ピックアップ7は、光磁気ディスク6にレー ザ光を照射し、それによって生じる反射光を受光して、 再生信号を生成する。再生信号は、和信号R、、差信号 R. および図示しないフォーカスエラー信号ならびにト ラッキングエラー信号の4種類の信号からなる。和信号 のセクタフォーマット、4値4状態ビタビ復号方法の概 50 R.は、アンプ8によってゲイン調整等がなされた後に 切替えスイッチ10に供給される。また、差信号R - は、アンプ9によってゲイン調整等がなされた後に切 替えスイッチ10に供給される。さらに、フォーカスエ ラー信号は、フォーカスエラーを解消する手段(図示せ ず) に供給される。一方、トラッキングエラー信号は、 図示しないサーボ系等に供給され、それらの動作におい て用いられる。

【0029】切替えスイッチ10には、後述するような 切替え信号Sが供給される。切替えスイッチ10は、と の切替え信号Sに従って、以下のように、和信号R.ま 10 ディスク6から再生される再生信号に基いて、より正し たは差信号R\_をフィルタ部11に供給する。すなわ ち、後述するような光磁気ディスク6のセクタフォーマ ットにおいて、エンボス加工によって形成される部分か ら再生される再生信号が切替えスイッチ10に供給され る期間には、和信号R+をフィルタ部11に供給する。 また、光磁気的に記録される部分から再生される再生信 号が切替えスイッチ10に供給される期間には、差信号 R- をフィルタ部11に供給する。

【0030】切替え信号Sは、例えば次のようにして生 成される。すなわち、まず、再生信号から、セクタフォ ーマットに規定される所定のパターンから再生される信 号を検出する。このような所定のパターンとしては、例 えば後述するセクタマークSM等が用いられる。そし て、かかる検出がなされた時点を基準として、後述する リードクロックを数える等の方法によって認識される所 定時点において、切替え信号Sが生成される。

【0031】フィルタ部11は、ノイズカットを行うロ ーパスフィルタおよび波形等化を行う波形等化器から構 成される。後述するように、この際の波形等化処理にお いて用いられる波形等化特性は、ビタビ復号器13が行 30 例について説明する。図3Aに示すように、1セクタ うビタビ復号方法に適合するものとされる。フィルタ部 11の出力を供給されるA/D変換器12は、後述する ようにして供給されるリードクロックDCKに従って再 生信号値z〔k〕をサンプリングする。ビタビ復号器1 3は、再生信号値z〔k〕に基づいて、ビタビ復号方法 によって復号データを生成する。かかる復号データは、 上述したようにして記録される記録データに対する最尤 復号系列である。従って、復号エラーが無い場合には、 復号データは、記録データと一致する。

【0032】復号データは、コントローラ2に供給され 40 る。上述したように、記録データは、ユーザデータから チャンネル符号化等の符号化によって生成された符号語 である。従って、復号エラーレートが充分低ければ、復 号データは、符号語としての記録データとみなすことが できる。コントローラ2は、復号データに、上述のチャ ンネル符号化等の符号化に対応する復号化処理を施すと とにより、ユーザデータ等を再生する。

【0033】また、フィルタ部11の出力は、PLL部 14にも供給される。PLL部14は、供給された信号 クロックDCKは、コントローラ2、A/D変換器1 2、ビタビ復号器13等に供給される。コントローラ 2、A/D変換器12、ビタビ復号器13の動作は、リ ードクロックDCKに従うタイミングでなされる。さら に、リードクロックDCKは、図示しないタイミングジ ェネレータに供給される。タイミングジェネレータは、 例えば、記録/再生動作の切替え等の装置の動作タイミ ングを制御する信号を生成する。

【0034】上述したような再生動作において、光磁気 い再生データを得るために、再生系の各構成要素の動作 を再生信号の品質に応じて適正化することが行われる。 このような操作をキャリブレーションと称する。 キャリ ブレーションは、再生信号の品質等が例えば加工精度等 の記録媒体の特性、および例えば記録用レーザ光のパワ 一の変動、周囲温度等の記録/再生時の条件等によって 変化する可能性があることに対応するために再生系のバ ラメータを適正化するためのものである。

【0035】キャリブレーションの内容は、例えば光ピ ックアップ7の読取り用レーザ光パワーの調整、アンブ 8および9のゲインの調整、フィルタ部11の波形等化 特性の調整、およびビタビ復号器13の動作において用 いられる振幅基準値の調整等である。このようなキャリ ブレーションは、電源投入直後または記録媒体の交換時 等に、図1中には図示しない構成によって行われる。

【0036】〔記録媒体のセクタフォーマットの概要〕 光磁気ディスク6には、セクタを記録/再生の単位とし てユーザデータが記録される。図3を参照して、光磁気 ディスク6において用いられるセクタフォーマットの一 は、記録/再生の順に従って、ヘッダ、ALPC、ギャ ップ、VFO』、シンク、データフィールド、バッファ の各エリアに区分されている。図3中に付した数字は、 バイト数を表す。光磁気ディスク6上には、ブロック符 号化等の符号化がなされたデータが記録される。例えば 8ビットが12チャンネルビットに変換されて記録され

【0037】とのセクタフォーマットの一例において は、ユーザデータ量が1024バイトのフォーマット と、ユーザデータ量が512バイトのフォーマットとが 用意されている。ユーザデータ量が1024バイトのフ ォーマットでは、データフィールドのバイト数が670 バイトとされる。また、ユーザデータ量が512バイト のフォーマットでは、データフィールドのバイト数が1 278パイトとされる。これら2つのセクタフォーマッ トにおいて、63パイトのプリフォーマットされたヘッ ダと、ALPC、ギャップエリアの18バイトは、同一

【0038】図3Bは、63バイトのヘッダを拡大して に基づいて、リードクロックDCKを生成する。リード 50 示す。ヘッダは、セクタマークSM(8バイト)、VF

OフィールドのVFO<sub>1</sub> (26パイト)、アドレスマークAM(1パイト)、IDフィールドのID<sub>1</sub> (5パイト)、VFOフィールドのVFO<sub>2</sub> (16パイト)、アドレスマークAM(1パイト)、IDフィールドのID<sub>2</sub> (5パイト)、およびポストアンブルPA(1パイト)が順に配列された構成とされている。

【0039】図3Cは、18バイトのALPC, ギャップエリアを拡大して示す。18バイトは、ギャップフィールド(5バイト)、フラグフィールド(5バイト)、ギャップフィールド(2バイト)、ALPC(6バイト)からなる。

【0040】次に、これらのフィールドについて説明する。セクタマークSMは、セクタの開始を識別するためのマークであり、RLL(1,7)符号において生じないエンボス加工によって形成されたパターンを有する。VFOフィールドは、上述のPLL部18中のVFO(Variable Frequency Oscillator)を同期させるためのもので、VFO1、VFO2は、エンボス加工によって形成されている。また、VFO3は、エンボス加工によって形成されている。また、VFO3は、モのセクタに対して記録20動作が行われる際に光磁気的に書かれる。VFO1、VFO2はよびVFO,は、それぞれチャンネルビットの'0'と'1'が交互に現れるパターン(2Tパターン)を有する。従って、1チャンネルビットの時間長に対応する時間をTとすると、VFOフィールドを再生した時に、2T毎にレベルが反転する再生信号が得られる。

【0041】アドレスマークAMは、後続のIDフィールドのためのパイト同期を装置に対して与えるために使用され、RLL(1,7)符号において生じないエンボスされたパターンを有する。IDフィールドは、セクタ 30のアドレス、すなわち、トラック番号およびセクタ番号の情報と、これらの情報に対するエラー検出用のCRCパイトを有する。IDフィールドは、5パイトからなる。ID1およびID2によって、同一のアドレス情報が二重に記録される。ボストアンブルPAは、チャンネルビットの'0'と'1'とが交互に現れるパターン(2Tパターン)を有する。ID1、ID2およびボストアンブルPAも、エンボス加工によって形成されている。このように、ヘッダの領域は、エンボス加工によりビットが形成されたブリフォーマットされた領域である。40

【0042】図3Cは、ALPC、ギャップエリアを拡大して示す。ギャップには、ピットが形成されない。最初のギャップフィールド(5バイト)は、プリフォーマットされたヘッダの後の最初のフィールドであり、これによって、ヘッダの読取りを完了した後の処理に装置が要する時間が確保される。2番目のギャップフィールド(2バイト)は、後のVFO、の位置のずれを許容するためのものである。

【0043】ALPC、ギャップエリアには、5バイトのフラグフィールドが記録される。フラグフィールド

は、セクタのデータが記録される時に、連続した2Tバターンが記録される。ALPC (Auto Laser Power Cont rol)フィールドは、記録時のレーザバワーをテストするために設けられている。シンクフィールド(4バイト)は、続くデータフィールドのためのバイト同期を装置が得るために設けられており、所定のビットバターンを有する。

【0044】データフィールドは、ユーザデータを記録するために設けられる。上述した670パイトのデータフィールドには、512パイトのユーザデータと、144パイトのエラー検出、訂正用のパリティ等と、12パイトのセクタ書込みフラグと、2パイト(FF)とからなる。また、1278パイトのデータフィールドの場合には、1024パイトのユーザデータと、242パイトのエラー検出、訂正用のパリティ等と、12パイトのセクタ書込みフラグとからなる。セクタの最後のバッファフィールドは、電気的、あるいは機械的な誤差に対する許容範囲として使用される。

【0045】上述したセクタフォーマットの例において、ヘッダは、エンボス加工によりビットが形成されたエリアである。また、ALPC、ギャッブエリアは、再生時には、使用されないエリアである。さらに、VFO、、シンクフィールドおよびデータフィールドは、光磁気記録されたデータのエリアである。

【0046】〔4値4状態ビタビ復号方法の概要〕以下、ビタビ復号器13によって行われるビタビ復号方法について説明する。上述したように、ユーザデータは、様々な符号化方法によって記録データとしての符号語に変換される。符号化方法は、記録媒体の性質および記録/再生方法等に応じて適切なものが採用される。光磁気ディスク装置においては、ブロック符号化において、Run Lengthすなわち'1'と'1'の間の'0'の数を制限するRLL(Run Length Limited)符号化方法が用いられることが多い。従来から幾つかのRLL符号化方法が用いられている。一般に、'1'と'1'の間の'0'の数を最小でd個、最大でk個とするm/nブロック符号をRLL(d, k; m, n)符号と称する。

【0047】例えば、2/3ブロック符号において、'1'と'1'の間の'0'の数を最小で1個、最大で7個と するブロック符号化方法は、RLL(1,7;2,3)符号である。一般にRLL(1,7;2,3)符号をRLL(1,7)符号と称することが多いので、以下の説明においても単にRLL(1,7)符号と表記した場合には、RLL(1,7;2,3)符号を指すことにする。

【0048】このようなRLL符号化方法と、上述したマークエッジ記録方法との組合わせによって記録されたデータから再生される再生信号を復号するために、ビタビ復号方法を用いることができる。

0 【0049】このようなRLL符号化方法は、記録密度

の向上、および再生動作の安定性の確保という2つの観 点から、符号化方法に要求される条件に対応できるもの である。まず、上述したように、マークエッジ記録方法 は、記録データに基づいて後述するように生成されるブ リコード出力における'1'を各ピットのエッジによって 表現される極性の反転に対応させるものなので、'1' と'1' の間の'0' の数を多くする程、各ピット1個当た りに記録されるビット数を大きくすることができる。従 って、記録密度を大きくすることができる。

【0050】一方、再生系の動作タイミングを合わせる 10 ために必要なリードクロックDCKは、上述したよう に、再生信号に基づいてPLL部14によって生成され る。このため、記録データにおいて'1' と'1' の間の' 0'の数を多くすると、再生動作の際にPLL部の動作 が不安定となるので、再生動作全体が不安定なものとな

【0051】 これら2つの条件を考慮すると、'1' と' 1'の間の'0'の数は、多過ぎたり、少な過ぎたりしな い、適切な範囲内に設定される必要がある。このよう な、記録データ中の'0'の数の設定に関して、RLL符 20 号化方法が有効となる。

【0052】ところで、図4に示すように、上述したR LL(1,7)符号化方法とマークエッジ記録方法の組 み合わせにおいては、記録データに基づいて生成される ブリコード出力中の'1' と'1' の間に最低 1 個の'0' が\*

 $b(k) = mod 2 \{a(k) + b(k-1)\}$ 

このようなプリコード出力b [k]が実際に光磁気ディ スク媒体等に記録される。一方、フィルタ部11中の波 形等化器によってなされる、波形等化特性 PR (1, 2, 1)での波形等化処理について説明する。但し、以 下の説明においては、信号の振幅を規格化せずに、波形 等化特性をPR(B, 2A, B)とする。また、ノイズ を考慮しない場合の再生信号の値をc〔k〕と表記す る。さらに、ノイズを含む実際の再生信号(すなわち、 記録媒体から再生された再生信号)を Z 〔 k 〕と表記す

【0056】PR(B, 2A, B)は、ある時点kにお ける再生信号の値に対して、時点 k における振幅の寄与※ \*含まれるので、最小反転幅が2となる。このような、最一 小反転幅が2となる符号化方法が用いられる場合に、符 号間干渉およびノイズ等の影響を受けている再生信号か ら記録データを復号する方法として、後述するように、 4値4状態ビタビ復号方法を適用することができる。 【0053】上述したように、再生信号には、フィルタ 部11によって波形等化処理がなされる。ビタビ復号方 法の前段としてなされるとのような波形等化処理には、 符号間干渉を積極的に利用するパーシャルレスポンス方 法が用いられる。この際に用いられる波形等化特性は、 一般に(1+D) "で表されるパーシャルレスポンス特 性の内から、記録/再生系の線記録密度およびMTF (Modulation TransferFunction)を考慮して決められ る。上述したRLL(1,7)符号化方法とマークエッ ジ記録方法の組み合わせによって記録されたデータに対 して、PR(1,2,1)を用いる波形等化処理は、4

12

【0054】一方、マークエッジ記録方法においては、 光磁気ディスク媒体等に対する実際の記録に先立って、 上述のRLL符号化等によって符号化された記録データ に基づくブリコードが行われる。各時点kにおける記録 データ列をa〔k〕、これに基づくプリコード出力をb [k]とすると、プリコードは、以下のように行われ

値4状態ビタビ復号方法の前段となる。

[0055]

(1)

※が振幅値の2A倍とされ、さらに前後の時点k-1およ びk+1における振幅の寄与が各々の時点での信号の振 幅のB倍とされるものである。従って、再生信号の値の 30 最大値は、時点 k - 1 、 k 、 k + 1 において何れもパル スが検出される場合である。このような場合には、再生 信号の値の最大値は、以下のようになる。 [0057]B+2A+B=2A+2B

また、再生信号の値の最小値は0となる。但し、実際の 取り扱いにおいては、c[k]として、DC成分のA+ Bを差し引いた以下のようなものが用いられる。

[0058]

 $c(k) = B \times b(k-2) + 2A \times b(k-1) + B \times b(k)$ 

-A-B(2)

従って、ノイズを考慮しない場合の再生信号c〔k〕 は、A+B, A, -A, -A-Bの内の何れかの値をと ることになる。一般に、再生信号の性質を示す方法の1 つとして、例えば5個の時点を単位として、再生信号を 多数重ね合わせたものをアイパターンと称する。この発 明を適用することができる光磁気ディスク装置におい て、PR(B, 2A, B)の下で波形等化処理された実 際の再生信号z〔k〕についてのアイパターンの一例を 図5に示す。図5から各時点における再生信号 Z [k] の値は、ノイズによるばらつきを有するが、ほぼ、A+ 50 態遷移が生じる時の記録データa (k) および再生信号

B, A, -A, -A - Bの内の何れかになることが確認 できる。後述するように、A+B, A, -A, -A-B の値は、識別点として用いられる。

【0059】上述したような波形等化処理がなされた再 生信号を復号する、ビタビ復号方法の概略は、次のよう なものである。ステップ●符号化方法および記録媒体に 対する記録方法に基づいて、生じ得る全ての状態を特定 する。ステップ**②**ある時点における各状態を起点とし て、次の時点において生じ得る全ての状態遷移と、各状 の値c〔k〕を特定する。ステップのおよび②の結果と して特定された全ての状態および状態遷移と、各状態遷 移が生じる時の〔記録データの値a〔k〕/再生信号の 値c〔k〕〕を図の形式で表現したものを状態遷移図と 称する。後述するように、4値4状態ビタビ復号方法に おける状態遷移図は、図7に示すようなものである。そ して、この状態遷移図に基づく復号動作を行うように、 ビタビ復号器13が構成される。

13

【0060】さらに、ステップ③上述したように、状態 遷移図を前提として、記録媒体から各時点kにおいて再 10 る状態は、符号化方法等に基づいて制限される。RLL 生される再生信号z〔k〕に基づく最尤な状態遷移が選 択される。但し、上述したように、z〔k〕は、ビタビ 復号器13に供給される前段において波形等化されたも のである。このような最尤な状態遷移の選択がなされる 毎に、選択された状態遷移に対応して、状態遷移図に記 載された記録データa〔k〕の値を復号値とすることに よって、記録データに対する最尤復号値系列としての復 号データa' [k]を得ることができる。但し、各時点 kにおける復号データ値から、最尤復号値系列とするた めの構成は、後述するビタビ復号器13中のPMU23 20 もの、すなわち以下のものはあり得ない。 である。従って、上述したように、復号データ列a・

[k]は、復号エラーが無い場合には、記録データ列a\*

a 
$$\{k\} = 1$$
, a  $\{k-1\} = 1$ , a  $\{k-2\} = 1$  (3)  
a  $\{k\} = 1$ , a  $\{k-1\} = 1$ , a  $\{k-2\} = 0$  (4)  
a  $\{k\} = 0$ , a  $\{k-1\} = 1$ , a  $\{k-2\} = 1$  (5)

記録データ列に課されるこのような条件に基づいて、上 述の(1)式に従ってb[k]について課される条件に ついて検討すると、S010およびS101の2個の状 態は生じ得ないことがわかる。従って、生じ得る状態 は、23-2=6個である。

【0064】次に、ステップ②について説明する。ある 時点jにおける状態を起点として、次の時点j+1にお いて生じ得る状態を求めるためには、時点 j + 1 におけ※

$$a(j) = 0$$
,  $a(j-1) = 0$ ,  $a(j-2) = 1$  (6  
 $a(j) = 0$ ,  $a(j-1) = 0$ ,  $a(j-2) = 0$  (7

(a(j+1)=1の時) との時、(1)式に従って、b〔j+1〕は、以下のよ うに計算される。

[0067]

b (j+1) = mod 2 {a (j+1)+b (j)} 40 [0068]  
= mod 2 { 1 + 0 } 
$$\bigstar$$
  
c (j+1) = {B×b (j+1)+2A×b (j)+B×b (j-1)}  
-A-B  
= {B×1+2A×0+B×0}-A-B

(9)

= -A

また、次の時点j+1での状態SnIm については、n=b(j+1), l=b(j), m=b(j-1) variables る。そして、上述したようにb [j+1]=1, b (j) = 0, b(j-1) = 0となるので、次の時点 j+1における状態は、S100である。従って、a [j 50 る。

\* (k)と一致する。上述のステップの~ステップのにつ いて、以下に詳細に説明する。

【0061】上述のステップのについて説明する。ま ず、ここで用いられる状態として、ある時点kにおける 状態を、時点kおよびそれ以前のプリコード出力を用い て次のように定義する。すなわち、n=b(k)、m= b(k-1)、l=b(k-2)の時の状態をSnm1 と 定義する。このような定義によって、23 = 8個の状態 があると考えられるが、上述したように、実際に生じ得 (1,7)符号として符号化された記録データ列a 〔k〕においては、'1' と'1' の間に最低1個の'0' が 含まれるので、2個以上の'1'が連続することが無い。 記録データ列a〔k〕に課されるこのような条件に基づ いてプリコード出力b〔k〕について一定の条件が課さ れ、その結果として生じ得る状態に制限が加えられる。 【0062】このような制限について具体的に説明す る。上述したようにRLL(1,7)符号化によって生 成される記録データ列中に、2個以上の'1'が連続する

[0063]

※ る記録データの値a [j+1] が1となる場合、および 0となる場合に分けて調べる必要がある。 【0065】ととでは、状態S000を例として説明す

る。上述の(1)式に従って、S000すなわちn=b 30 (j) = 0, l = b (j-1) = 0, m = b (j-2)=0とプリコードされる記録データとしては、以下の2 個が考えられる。

(6)

(8)

[0066]

 $\bigstar = 1$ 

従って、再生信号 c [j]の値は、上述の(2)式に従 って、次のように計算される。

+1]=1の場合には、S000→S100という遷移 が生じることが特定できる。

[0069][a[j+1]=0の時] この時、(1)式に従って、b〔j+1〕は、以下のように計算され

\* 従って、再生信号 c [j+1] の値は、上述の(2) 式 に従って、次のように計算される。

[0071]

c 
$$(j+1) = \{B \times b (j+1) + 2A \times b (j) + B \times b (j-1)\}$$
  
 $-A-B$   
 $= \{B \times 0 + 2A \times 0 + B \times 0\} - A-B$   
 $= -A-B$  (11)

また、次の時点j+1における状態Snlm については、 n = b(j+1), l = b(j), m = b(j-1) 7 10 ある。そして、上述したように b [j+1]=0, b [j] = 0, b[j-1] = 0となるので、次の時点に おける状態は、S000である。従って、a [j+1] =0の場合には、S000→S000という遷移が生じ ることが特定できる。

【0072】とのようにして、時点jにおけるS000 以外の各状態についても、それらを起点として次の時点 j+1において生じ得る状態遷移と、そのような各状態 遷移が生じる時の記録データ値a [j+1]および再生 信号値c〔j+1〕との対応を求めることができる。 【0073】上述したようにして、各状態について、そ れらを起点として生じ得る状態遷移と、各状態遷移が生 じる時の記録データの値および再生信号の値との対応を 求め、図の形式に表したものが図6である。上述の時点 jおよびj+1は、特別の時点ではない。従って、上述 したようにして求まる、生じ得る状態遷移とそれらに伴 う記録データの値および再生信号の値との対応は、任意 の時点において適用することができる。このため、図6 においては、任意の時点kにおいて生じる状態遷移に伴 う記録データの値をa〔k〕と表記し、再生信号の値を 30 c〔k〕と表記する。

【0074】図6において、状態遷移は、矢印によって 表される。また、各矢印に付した符号が〔記録データ値 a〔k〕/再生信号値c〔k〕〕を示している。状態S 000, S001, S111およびS110を起点とす る状態遷移は、2通り有るのに対して、状態S011お よびS100を起点として生じ得る遷移は1通りのみで ある。

【0075】さらに、図6においてS000とS001 は、何れもa  $\{k\}$  = 1 に対しては、c  $\{k\}$  = -A と 40 いう値を取り、S100に遷移している。一方、a 〔k〕=0に対しては、c〔k〕=-A-Bという値を 取り、S000に遷移している。また、S111とS1 10も同様に、同じa[k+1]の値について同じc [k+1]の値を取り、且つ、同じ状態に遷移してい る。従って、S000とS001をまとめてS0と表現 し、S111とS110をまとめてS2と表現すること ができる。さらに、S011をS3とし、S100をS 1と表現することにして、整理したものが図7である。

復号方法に用いられる状態遷移図である。図7中には、 S0~S3の4個の状態、および再生信号c[k+1] の値としての-A-B, -A, A, A+Bの4個の値が 示されている。状態50および52を起点とする状態遷 移は、2通り有るのに対して、状態S1およびS3を起 点とする状態遷移は、1通りのみである。

【0077】一方、状態遷移を時間に沿って表現する形 式として、図8に示すようなトレリス線図が用いられ る。図8では、2個の時点間の遷移を示しているが、さ らに多数の時点間の遷移を示すこともできる。時間経過 に伴い、順次右の時点に遷移していく様子が表現され 20 る。従って、水平な矢印は、例えばS○→S○等の同じ 状態への遷移を表し、斜めの矢印は、例えばS1→S2 等の異なる状態への遷移を表すことになる。

【0078】上述したビタビ復号方法のステップ③、す なわち図7に示した状態遷移図を前提として、ノイズを 含む実際の再生信号z〔k〕から最尤な状態遷移を選択 する方法について以下に説明する。

【0079】最尤な状態遷移を選択するためには、ま ず、ある時点kにおける状態について、その状態に至る 過程において経由してきた複数時点間の状態遷移の尤度 の和を計算し、さらに、計算された尤度の和を比較し て、最尤の復号系列を選択することが必要である。この ような尤度の和をパスメトリックと称する。

【0080】パスメトリックを計算するためには、ま ず、隣接する時点間の状態遷移の尤度を計算することが 必要となる。このような尤度の計算は、上述の状態遷移 図を参照して、再生信号z〔k〕の値に基づいて以下の ようになされる。まず、一般的な説明として、時点k-1において、状態Saである場合について考える。この 時、ビタビ復号器31に再生信号z[k]が入力された 場合に、状態Sbへの状態遷移が生じる尤度が次式に従 って計算される。但し、状態Saおよび状態Sbは、図 7の状態遷移図に記載されている4個の状態の何れかと する。

[0081]

 $(z(k)-c(Sa, Sb))^{2}$ 上式において、c(Sa,Sb)は、状態Saから状態 Sbへの状態遷移について、図7の状態遷移図に記載さ れている再生信号の値である。すなわち、上述の図7に おいて、例えば状態遷移S0→S1について、-Aと算 【0076】上述したように、図7が4値4状態ビタビ 50 出されている値である。従って、式(12)は、ノイズ

[0083]

を含む実際の再生信号 z [k]の値と、ノイズを考慮せ ずに計算された再生信号c(Sa, Sb)の値の間のユ ークリッド距離となる。ある時点におけるパスメトリッ クは、その時点に至るまでのとのような隣接時点間の状 態遷移の尤度の総和として定義される。

17

【0082】ところで、時点kにおいて状態Saである\*

L(Sa, k)

$$= L (Sp, k-1) + (z (k) - c (Sp, Sa))^{2}$$
 (13)

すなわち、時点k-1において状態Spに至った場合の 点kの間で生じるSp→Saなる状態遷移の尤度(z 〔k〕-c(Sp, Sa)) とを加算することによっ て、パスメトリックL(Sa,k)が計算される。この (z [k] - c (Sp, Sa)) oような、最新の状 態遷移の尤度は、ブランチメトリックと称される。但 し、ここでのブランチメトリックは、後述するビタビ復 号器13中のブランチメトリック計算回路(BMC)2 0によって計算されるブランチメトリック、すなわち、 規格化メトリックに対応するブランチメトリックとは、 別のものであることに注意が必要である。

パスメトリックL(Sp, k-1)と、時点k-1と時 10 数個存在することがある。図7においては、状態SOお よびS2がこのような場合である。すなわち時点kにお いて状態S0である場合に、時点k-1において状態S 0に遷移し得る状態は、S0とS3の2個である。ま た、時点kにおいて状態S2である場合に、時点k-1 において状態S2に遷移し得る状態は、S1とS2の2 個である。一般的な説明として、時点kにおいて状態S aであり、且つ、時点k-1において状態Saに遷移し 得る状態がSpおよびSqの2個である場合に、パスメ トリックL(Sa, k)は、次式のように計算される。 20 [0085]

※に、時点k-1において状態Saに遷移し得る状態が複

\*場合を考える。この場合に、時点k-1において状態S

用いて次式のように計算される。

aに遷移し得る状態をSpとすれば、パスメトリックし

**(Sa.k)は、時点k-1におけるパスメトリックを** 

【0084】また、時点kにおいて状態Saである場合※

すなわち、時点k-1において状態Spであり、Sp→ Saなる状態遷移によって状態Saに至った場合と、時 点k-1において状態Sqであり、Sq→Saなる状態 遷移によって状態Saに至った場合の各々について、尤 度の和を計算する。そして、各々の計算値を比較し、よ リックし(Sa, k)とする。

【0086】とのようなパスメトリックの計算を、図7★

★を用いて上述した4値4状態について具体的に適用する と、時点kにおける各状態SO、S1、S2およびS3 についてのパスメトリックL(0, k), L(1, k), L(2, k)およびL(3, k)は、時点k-1 における各状態S0~S3についてのパスメトリックし り小さい値を時点kにおける状態Saに関するパスメト 30 (0, k-1)  $\sim$ L(3, k-1) を用いて以下のよう に計算できる。

$$L(3, k-1) + (z(k) + A)^{2}$$
 (15)

$$L(1, k) = L(0, k-1) + (z(k) + A)^{2}$$
 (16)

$$L(2, k) = m i n \{L(2, k-1) + (z(k) - A - B)^2\}$$

$$L(1, k-1) + (z(k)-A)^{2}$$
 (1)

$$L(3, k) = L(2, k-1) + (z(k)-A)^{2}$$
 (18)

ックの値を比較して、最尤な状態遷移が選択されれば良 い。ところで、最尤な状態遷移を選択するためには、バ スメトリックの値そのものを計算しなくても、パスメト リックの値の比較ができれば良い。そこで、実際の4値☆

上述したように、このようにして計算されるパスメトリ 40☆4状態ビタビ復号方法においては、バスメトリックの代 わりに以下に定義するような規格化バスメトリックを用 いることにより、各時点kにおけるz〔k〕に基づく計 算を容易なものとするようになされる。

[0088]

= 
$$(L(i, k) - z(k)^2 - (A+B)^2)/2/(A+B)$$
 (19)

な規格化パスメトリックは、以下のように2乗計算を含 まないものとなる。このため、後述する、加算、比較、◆

式(19)をS0~S3の各状態に適用すると、具体的 ◆選択回路(ACS)21における計算を容易なものとす るととができる。

[0089]

$$m(0, k) = min\{m(0, k-1) + z(k),$$

 $m (3, k-1) + \alpha \times z (k) - \beta$ (20)

 $m(1, k) = m(0, k-1) + \alpha \times z(k) - \beta$ (21)

m(2, k) = min(m(2, k-1) - z(k),

 $m(1, k-1) - \alpha \times z(k) - \beta$ (22)

$$m(3, k) = m(2, k-1) + \alpha \times z(k) - \beta$$
 (23)

但し、式(20)~(23)中の $\alpha$ および $\beta$ は、以下の ようなものである。

[0090]

 $\alpha = A / (A + B)$ (24)

 $\beta = B \times (B + 2 \times A) / 2 / (A + B)$ (25)

このような規格化パスメトリックに基づく4値4状態ビ タビ復号方法における状態遷移の条件について図9に示 す。上述の4個の規格化パスメトリックの内に、2個か ら1個を選択する式が2つあるので、2×2=4通りの 条件がある。

【0091】〔4値4状態ビタビ復号器の概要〕上述し た4値4状態ビタビ復号方法を実現するビタビ復号器1 3について以下に説明する。図10にビタビ復号器13 の全体構成を示す。ビタビ復号器13は、ブランチメト リック計算回路(以下、BMCと表記する)20、加 算、比較および選択回路(以下、ACSと表記する)2 1、圧縮およびラッチ回路22およびパスメモリユニッ ト(以下、PMUと表記する)23から構成される。と れらの各構成要素に対して上述のリードクロックDCK (以下の説明においては、単にクロックと表記する)が 供給されることにより、ビタビ復号器13全体の動作タ イミングが合わされる。以下、各構成要素について説明 する。

【0092】BMC20は、入力される再生信号z 〔k〕に基づいて、規格化パスメトリックに対応するブ 30 ランチメトリックの値BMO, BM1, BM2およびB M3を計算する。BM0~BM3は、上述の式 (20) ~(23)の規格化パスメトリックを計算するために必 要とされる、以下のようなものである。

[0093]

BM0 = z (k)(26)

 $BM1 = \alpha \times z (k) - \beta$ (27)

BM2 = -z (k)(28)

 $BM3 = -\alpha \times z (k) - \beta$ (29)

び(25)に従ってBMC20によって計算される基準 値である。かかる計算は、例えば再生信号z〔k〕に基 づくエンベロープ検出等の方法で検出され、BMC20 に供給される識別点-A-B, -A, AおよびA+Bの 値に基づいてなされる。

【0094】BM0~BM3の値は、ACS21に供給 される。一方、ACS21は、後述するような圧縮およ びラッチ回路22から、1クロック前の規格化パスメト リックの値(但し、後述するように圧縮のなされたも の) M0, M1, M2 およびM3 を供給される。そし

て、MO~M3と、BMO~BM3とを加算して、後述 するようにして、最新の規格化パスメトリックの値し 0, L1, L2およびL3を計算する。M0~M3が圧 縮のなされたものであるため、LO~L3を計算する際 10 のオーバーフローを避けることができる。

20

【0095】さらに、ACS21は、最新の規格化パス メトリックの値LO~L3に基づいて、後述するよう に、最尤な状態遷移を選択し、また、選択結果に対応し て、パスメモリ23に供給される選択信号SEL0およ びSEL2を'High'または'Low' とする。

【0096】また、ACS21は、L0~L3を圧縮お よびラッチ回路22に供給する。圧縮およびラッチ回路 22は、供給されるL0~L3を圧縮した後にラッチす る。その後、1クロック前の規格化パスメトリックMO 20 ~M3としてACS21に供給する。

【0097】この際の圧縮の方法としては、例えば以下 に示すように、最新の規格化パスメトリックL0~L3 から、そのうちの1個、例えばし0を一律に差し引く等 の方法が用いられる。

[0098]

M0 = L0 - L0(30)

M1 = L1 - L0(31)

M2 = L2 - L0(32)

M3 = L3 - L0(33)

この結果として、MOが常にOの値をとることになる が、以下の説明においては、一般性を損なわないため に、このままM0と表記する。式(30)~(33)に よって計算されるMO~M3の値の差は、LO~L3の 値の差と等しいものとなる。上述したように、最尤な状 態遷移の選択においては、規格化パスメトリック間の値 の差のみが問題となる。従って、このような圧縮方法 は、最尤な状態遷移の選択結果に影響せずに規格化バス メトリックの値を圧縮し、オーバーフローを防止する方 法として有効である。このように、ACS21と圧縮お この計算に必要なlphaおよびetaは、上述の式(24)およ 40 よびラッチ回路22は、規格化バスメトリックの計算に 関するループを構成する。

> 【0099】上述のACS21について、図11を参照 してより詳細に説明する。ACS21は、6個の加算器 51、52、53、54、56、58および2個の比較 器55、57から構成される。一方、上述したようにA CS21には、1クロック前の圧縮された規格化パスメ トリックの値MO~M3および規格化パスメトリックに 対応するブランチメトリックの値BM0~BM3が供給 される。

50 【0100】加算器51には、MOおよびBMOが供給

21 n.る。加算器51は、これらを加算)

される。加算器51は、これらを加算して以下のような L00を算出する。

【0101】L00=M0+BM0 (34) 上述したように、M0は、時点k-1において状態S0 に至った場合に、経由してきた状態遷移の総和に対応する圧縮された規格化パスメトリックである。また、BM 0は、時点kにおいて入力される再生信号z [k] に基づいて上述の(26)式に従って計算されるもの、すなわちz [k] の値そのものである。従って、式(34)の値は、上述したような圧縮の作用の下に、上述の式(20)中のm (0, k-1)+z [k] の値を計算したものとなる。すなわち、時点k-1において状態S0であり、時点kにおける状態遷移S0→S0によって最終的に状態遷移S0 に至った場合に対応する計算値である。

【0102】一方、加算器52には、M3およびBM1が供給される。加算器51は、これらを加算して以下のようなL30を算出する。

[0103]L30=M3+BM1 (35)

上述したように、M3は、時点 k-1 において状態 S3 20 に至った場合に、経由してきた状態遷移の総和に対応する、圧縮された規格化パスメトリックである。また、B M1は、時点 k において入力される再生信号 z [k] に基づいて上述の(27)式に従って計算されるもの、すなわち $\alpha \times z$  [k]  $-\beta$  である。従って、式(35)の値は、上述したような圧縮の作用の下に、上述の式(20)中の m  $(3, k-1) + \alpha \times z$  [k]  $-\beta$  の値を計算したものとなる。すなわち、時点 k-1 において状態 S3 であり、時点 k における状態遷移 S3  $\rightarrow$  S0 によって最終的に状態遷移 S0 に至った場合に対応する計算値 30 である。

【0104】上述のL00およびL30は、比較器55 に供給される。比較器55は、L00およびL30の値を比較し、小さい方を最新の規格化パスメトリックL0とすると供に、選択結果に応じて、上述したように選択信号SEL0の極性を切替える。このような構成は、式(20)において、最小値が選択されることに対応するものである。すなわち、L00くL30の場合(この時は、S0 $\rightarrow$ S0が選択される)に、L00をL0として出力し、且つ、SEL0を例えば、'Low'とする。また、L30<L00の場合(この時は、S3 $\rightarrow$ S0が選択される)には、L30をL0として出力し、且つ、SEL0を例えば、'High'とする。SEL0は、後述するように、状態S0に対応するA型パスメモリ24に供給される。

【0105】 このように、加算器51、52 および比較 (22) 中の 器55は、上述の式(20) に対応して、S0→S0と を計算したも S3→S0の内から、時点 k における状態遷移として最 状態S1である。 たなものを選択する動作を行う。そして、選択結果に応 よって最終的 じて、最新の規格化バスメトリックL0および選択信号 50 算値である。

SELOを出力する。

トリックL1とされる。

【0106】また、加算器56には、M0およびBM1が供給される。加算器51は、これらを加算して以下のようなL1を算出する。

【0107】L1=M0+BM1 (36)上述したように、M0は、時点k-1において状態S0に至った場合に、経由してきた状態遷移の総和に対応する圧縮された規格化パスメトリックである。また、BM1は、時点kにおいて入力される再生信号z [k] に基づいて上述の(27)式に従って計算されるもの、すなわち $\alpha \times z$  [k]  $-\beta$ である。従って、式(36)の値は、上述したような圧縮の作用の下に、上述の式(21)の右辺m(0,k-1)+ $\alpha \times z$  [k]  $-\beta$ の値を計算したものとなる。すなわち、時点k-1において状態S0であり、時点kにおける状態遷移S0→S1によって最終的に状態遷移S1に至った場合に対応する計算値である。式(21)が値の選択を行わないことに対応して、加算器56の出力がそのまま最新の規格化パスメ

【0108】加算器53には、M2およびBM2が供給される。加算器53は、これらを加算して以下のような L22を算出する。

【0109】L22=M2+BM2 (37)上述したように、M2は、時点k-1において状態S2に至った場合に、経由してきた状態遷移の総和に対応する圧縮された規格化パスメトリックである。また、BM0は、時点kにおいて入力される再生信号z [k]に基づいて上述の(28)式に従って計算されるもの、すなわち-z [k]である。従って、式(37)の値は、上述したような圧縮の作用の下に、上述の式(22)中のm(2, k-1)-z [k]の値を計算したものとなる。すなわち、時点k-1において状態S2であり、時点kにおける状態遷移S2一S2によって最終的に状態遷移S2に至った場合に対応する計算値である。

【0110】一方、加算器54には、M1およびBM3が供給される。加算器53は、これらを加算して以下のようなL12を算出する。

【0111】L12=M1+BM3 (38) 上述したように、M1は、時点k-1において状態S1に至った場合に、経由してきた状態遷移の総和に対応する圧縮された規格化パスメトリックである。また、BM 3は、時点kにおいて入力される再生信号z  $\{k\}$  に基づいて上述の(29)式に従って計算されるもの、すなわち $-\alpha \times z$   $\{k\}$   $-\beta$  である。従って、式(38)の値は、上述したような圧縮の作用の下に、上述の式(22)中のm  $\{1, k-1\}$   $-\alpha \times z$   $\{k\}$   $-\beta$  の値を計算したものとなる。すなわち、時点k-1において状態S1であり、時点kにおける状態遷移S1  $\rightarrow S2$  によって最終的に状態遷移S2 に至った場合に対応する計算値である。

【0112】上述のL22およびL12は、比較器57 に供給される。比較器57は、L22およびL12の値 を比較し、小さい方を最新の規格化パスメトリックL2 とすると共に、選択結果に応じて、上述したように選択 信号SEL2の極性を切替える。このような構成は、式 (22) において、最小値が選択されることに対応する ものである。すなわち、L22<L12の場合(この時 は、S2→S2が選択される)に、L22をL2として 出力し、且つ、SEL2を例えば、'Low' とする。ま た、L12<L22の場合(この時は、S1→S2が選 10 択される) には、L12をL2として出力し、且つ、S EL2を例えば'High'とする。SEL2は、後述するよ うに、状態S2に対応するA型パスメモリ26に供給さ れる。

【0113】とのように、加算器53、54および比較 器57は、上述の式 (22) に対応して、S1→S2と S2→S2の内から、時点kにおける状態遷移として最 尤なものを選択する。そして、選択結果に応じて、最新 の規格化パスメトリックL2および選択信号SEL2を 出力する。

【0114】また、加算器58には、M2およびBM3 が供給される。加算器58は、これらを加算して以下の ようなL3を算出する。

[0115]L3=M2+BM3上述したように、M2は、時点k-1において状態S2 に至った場合に、経由してきた状態遷移の総和に対応す る圧縮された規格化パスメトリックである。また、BM 3は、時点 k において入力される再生信号 z 〔k〕に基 づいて上述の(29)式に従って計算されるもの、すな わち $-\alpha \times z$   $\{k\}$   $-\beta$  である。従って、式 (39) の 30 値は、上述したような圧縮の作用の下に、上述の式 (2 3) の右辺m (2, k-1) +  $\alpha \times z$  [k]  $-\beta$ の値を 計算したものとなる。 すなわち、 時点 k-1 において状 態S0であり、時点kにおける状態遷移S2→S3によ って最終的に状態遷移S3に至った場合に対応する計算 値である。式(23)が値の選択を行わないことに対応 して、加算器58の出力がそのまま最新の規格化パスメ

【0116】上述したようにして、ACS21が出力す るSELOおよびSEL2に従って、パスメモリユニッ 40 ト(以下、PMUと表記する)23が動作することによ って、記録データa〔k〕に対する最尤復号系列として の復号データa'〔k〕が生成される。PMU23は、 図7に示した4個の状態間の状態遷移に対応するため に、2個のA型パスメモリおよび2個のB型パスメモリ から構成される。

トリックし3とされる。

【0117】A型パスメモリは、その状態に至る遷移と して2つの遷移(すなわち、自分自身からの遷移と、他 の1個の状態からの遷移)を有し、且つ、その状態を起 点とする2つの遷移(すなわち、自分自身に至る遷移と 50 【0122】すなわち、例えばセレクタ311は、前段

他の1個の状態に至る遷移)を有する状態に対応するた めの構成とされる。従って、A型パスメモリは、図7に 示した4個の状態の内、50および52に対応するもの である。

【0118】一方、B型パスメモリは、その状態に至る 遷移が1つのみであり、且つ、その状態を起点とする遷 移が1つのみである状態に対応するための構成とされ る。従って、B型パスメモリは、図7に示した4個の状 態の内、S1およびS3に対応するものである。

【0119】とれら2個のA型パスメモリおよび2個の B型パスメモリが図7に示した状態遷移図に従う動作を 行うために、PMU23において、図10に示すような 復号データの受渡しがなされるように構成される。すな わち、A型パスメモリ24がS0に対応し、A型パスメ モリ26がS2に対応する。また、B型パスメモリ25 がS1に対応し、また、B型パスメモリ27がS3に対 応する。このように構成すれば、S0を起点として生じ 得る状態遷移がS0→S0およびS0→S1であり、S 2を起点として生じ得る状態遷移がS2→S2およびS 20 2→S3であることに合致する。また、S1を起点とし て生じ得る状態遷移がS1→S2のみであり、S3を起 点として生じ得る状態遷移がS3→S0のみであること にも合致する。

【0120】A型パスメモリ24について、その詳細な 構成を図12に示す。A型パスメモリ24は、パスメモ リ長に対応する個数のフリップフロップとセレクタを、 交互に接続したものである。図10には、14ビットの デコードデータ長に対応する構成を示した。すなわち、 14個のセレクタ31,~31,4および15個のフリッ ブフロップ30。~3014を有するものである。セレク タ31、~31,4は、何れも2個のデータを受取り、そ の内の1個を選択的に後段に供給するものである。ま た、フリップフロップ30。~3016にクロックが供給 されることにより、A型パスメモリ24全体の動作タイ ミングが合わされる。

【0121】図7を用いて上述したように、状態SOに 至る遷移は、SO→SOすなわち自分自身から継承する 遷移、およびS3→S0である。とのような状況に対応 する構成として、各セレクタは、前段のフリップフロッ プから供給されるデータすなわちS0→S0に対応する 復号データと、状態S3に対応するB型パスメモリ27 から供給されるデータすなわちS3→S0に対応する復 号データPM3とを受取る。さらに、各セレクタは、A CS21からSEL0を供給される。そして、SEL0 の極性に応じて、供給される2個の復号データの内の一 方を後段のフリップフロップに供給する。また、とのよ うにして後段のフリップフロップに供給される復号デー タは、状態S1に対応するB型パスメモリ25にもPM 0として供給される。

のフリップフロップ30、」から供給されるデータと、B 型パスメモリ27から供給される14ビットからなるP M3の14番目のビット位置のデータとを受取る。そし て、これら2個のデータの内から以下のようにして選択 したデータを、後段のフリップフロップ3014に供給す る。上述したようにSEL0は、選択結果に応じて、 'L ow' または'High'とされる。SELOが例えば'Low'の 時は、前段のフリップフロップ301からのデータが選 択されるようになされる。また、SELOが例えば'Hia h'の時は、PM3の14番目のビット位置のデータが選 択されるようになされる。選択されたデータは、後段の フリップフロップ301k供給され、また、PM0の1 4番目のビット位置のデータとして、状態S1に対応す るB型パスメモリ25に供給される。

【0123】A型パスメモリ24中の他のセレクタ31 1~3111においても、SELOの極性に応じて、同様 な動作が行われる。従って、A型パスメモリ24全体と しては、SELOが例えば'Low'の時は、A型パスメモ リ24中で、各々のフリップフロップがその前段に位置 するフリップフロップのデータを継承するシリアルシフ トを行う。また、SELOが例えば'High'の時は、B型 パスメモリ27から供給される14ビットからなる復号 データPM3を継承するパラレルロードを行う。何れの 場合にも、継承される復号データは、B型パスメモリ2 5に14ビットの復号データPMOとして供給される。 【0124】また、最初の処理段となるフリップフロッ プ30。には、クロックに同期して常に'0'が入力され る。かかる動作は、S0に至る状態遷移S0→S0とS 2→S0の何れにおいても、図7に示すように、復号デ ることに対応している。

【0125】上述したように、S2に対応するA型パス メモリ26についても、構成自体は、A型パスメモリ2 4と全く同様である。但し、ACS21から入力される 選択信号は、SEL2である。また、図6に示すように 状態S2に至る遷移としては、S2→S2すなわち自分 自身から継承する遷移と、S1→S2とがある。このた め、状態S1に対応するB型パスメモリ25からPM1 を供給される。さらに、状態S2を起点として生じ得る 状態がS2すなわち自分自身と、S3であることに対応 40 して、状態S3に対応するB型パスメモリ27にPM2 を供給する。

【0126】また、S2に対応するA型パスメモリ26 においても、最初の処理段となるフリップフロップに は、クロックに同期して常に'0'が入力される。かかる 動作は、S2に至る状態遷移S2→S2とS1→S0の 何れにおいても、図7に示すように、復号データが'0' なので、最新の復号データは、常に'0'となることに対 応している。

【0127】他方、B型パスメモリ25について、その 50 となることによって生じる。

詳細な構成を図13に示す。B型パスメモリ25は、パ スメモリ長に対応する個数のフリップフロップを接続し たものである。図13には、14ビットのデコードデー タ長に対応する構成を示した。 すなわち、15個のフリ ップフロップ32。~3214を有するものである。フリ ップフロップ32。~32、にクロックが供給されると とにより、B型パスメモリ25全体の動作タイミングが 合わされる。

【0128】各フリップフロップ32,~32,4には、 - 10 - 状態S0に対応するA型パスメモリ24から、14ヒッ トの復号データがPMOとして供給される。例えば、フ リップフロップ32, には、PMOの1ビット目が供給 される。各フリップフロップ32、~32、は、供給さ れた値を1クロックの間保持する。そして、状態52に 対応するA型パスメモリ26に、14ビットの復号デー タPM1として出力する。例えば、フリップフロップ3 2, は、PM1の2ビット目を出力する。

【0129】B型パスメモリ25中の他のセレクタ32 1~321,においても、同様な動作が行われる。従っ 20 て、B型パスメモリ25全体としては、A型パスメモリ 24から供給される14ビットからなる復号データPM 0を受取り、またA型パスメモリ26に14ビットから なる復号データPM1を供給する。

【0130】また、フリップフロップ32。には、クロ ックに同期して常に'1'が入力される。かかる動作は、 図7に示したように、最新の状態遷移がS0→S1であ る場合に復号データが'1'であることに対応している。 【0131】また、上述のように、状態53に対応する B型パスメモリ27についても、B型パスメモリ25と ータが'0' なので、最新の復号データは、常に'0' とな 30 全く同様な構成とされる。但し、図7に示すように状態 S3に至る遷移は、S2→S3なので、状態S2に対応 するA型パスメモリ26からPM2を供給される。さら に、状態S3を起点として生じ得る状態がS0であると とに対応して、状態SOに対応するA型パスメモリ24 にPM3を供給するようになされる。B型パスメモリ2 7においても、最初の処理段となるフリップフロップに は、クロックに同期して常に'1'が入力される。かかる 動作は、図7に示したように、最新の状態遷移がS2→ S3である場合に復号データが'1'であることに対応し ている。

> 【0132】上述したようにして、PMU23中の4個 のパスメモリは、各々復号データを生成する。このよう にして生成される4個の復号データは、常に正確なビタ ビ復号動作がなされる場合には、互いに一致することに なる。ところで、実際のビタビ復号動作においては、4 個の復号データに不一致が生じることも起こり得る。こ のような不一致は、再生信号に含まれるノイズの影響等 により、上述の識別点AおよびBを検出する際に誤差が 生じる等の要因により、ビタビ復号動作が不正確なもの

【0133】一般に、このような不一致が生じる確率

は、再生信号の品質に対応してパスメモリの処理段数を

とによって振幅基準値を再生信号に適応化させる際に、 振幅基準値の初期値すなわち適応化を開始する時点で用

いられる振幅基準値を設定する方法を選択するものであ 充分に大きく設定することによって減少させることがで きる。すなわち、再生信号のC/N等の品質が良い場合 には、バスメモリの処理段数が比較的小さくても復号デ 【0138】また、この発明は、かかる場合に、振幅基 ータ間の不一致が生じる確率は小さい。これに対して、 再生信号の品質が良くない場合には、上述の不一致が生 じる確率を小さくするためには、パスメモリの処理段数 を大きくする必要がある。再生信号の品質に対してバス メモリの処理段数が比較的小さくて、復号データ間の不 10

準値の適応化の可否を、再生結果に応じてなされる処理 に関連して選択するものである。さらに、この発明は、 記録媒体上に設けられた2種類の領域から再生される信 号品質が異なる信号について、振幅基準値を別個に適応 化するものである。

【0134】〔4値4状態ビタビ復号方法以外のビタビ 復号方法〕上述した4値4状態ビタビ復号方法は、フィ ルタ部11において用いられる波形等化特性がPR

一致が生じる確率を充分に低くすることができない場合

には、4個の復号データから、例えば多数決等の方法に

よって、より的確なものを選択するような、図示しない

構成がPMU23中の4個のパスメモリの後段に設けら

れる。

【0139】ところで、振幅基準値をピタビ復号器の動 作によって選択される状態遷移に基づいて更新するため には、かかる状態遷移に対応する復号データ値の系列と しての復号データではなく、状態遷移そのものを表現す るデータが必要となる。そこで、以下に説明するこの発 明の実施の一形態中のビタビ復号器においては、復号デ ータ値の代わりに状態そのものを表現する状態データ値 を用いることによって、選択される状態遷移そのものを 表現する状態データを生成するようになされる。このた 20 め、上述の光磁気ディスク装置の一例におけるパスメモ リユニットPMUの代わりに、後述するようにして状態 データ値の系列を生成するステータスメモリユニット (以下、SMUと表記する)が用いられる。

(1, 2, 1)であり、且つ、記録デーダとしてRLL (1,7)符号が採用される場合に用いられる。例え ば、記録線密度0.40 μm, レーザ波長685 nm. NA=0.55の場合には、波形等化特性をPR(1, 2, 1)とし、4値4状態ビタビ復号方法を用いること が最適となる。他方、波形等化特性または記録データを 生成するための符号化方法に応じて、他の種類のビタビ 復号方法が用いられることもある。

【0140】例えば4値4状態ビタビ復号方法等の4個 の状態を有する場合には、かかる4個の状態を2ピット で表現できるので、このような2 ビットのデータを状態 データ値として用いることができる。そこで、図7中の S0、S1、S2、S3を、それぞれ2ビットの状態デ ータ値、00,01,11,10を用いて表現すること 30 ができる。そとで、以下の説明においては、図7中のS 0, S1, S2, S3& The third of the same of th 1, S10と表記することにする。

【0135】例えば、波形等化特性がPR(1,1)で あり、且つ、記録データとしてRLL(1,7)符号が 用いられる場合には、3値4状態ビタビ復号方法が用い られる。また、波形等化特性がPR(1,3,3,1) であり、且つ、記録データとしてRLL(1,7)符号 が用いられる場合には、7値6状態ビタビ復号方法が用 いられる。このようなビタビ復号方法の内、何れを用い るかを選択するための要素の1つとなる波形等化特性 は、再生信号上の符号間干渉に適合する程度が良いもの が採用される。従って、上述したように、線記録密度お よびMTFを考慮して最適なものとされる。

【0141】また、例えば光磁気ディスクのセクタフォ。 ーマットにおいては、上述の2種類の領域としてアドレ ス部とデータ部が設けられている。アドレス部は、エン ボス加工等によって形成される、当該セクタのアドレス に関する情報等を有する領域である。 図3を参照して上 述したセクタフォーマットの一例においては、ヘッダが アドレス部である。また、データ部は、光磁気的にユー ザデータ等が記録される領域である。 図3を参照して上 述したセクタフォーマットの一例においては、ヘッダに 後続するALPCギャップ以降の部分がデータ部であ る。

【0136】また、波形等化特性の理論値からのずれ、 および再生信号の振幅変動、非対称歪等によって、識別 点の値が理論と異なる場合もある。このような場合を考 40 慮して、ビタビ復号方法を修正して用いることも行われ る。例えば4値4状態ビタビ復号方法において、波形等 化特性を正確にPR (1, 2, 1) とすることは困難で ある点を考慮して、後述するように6個の識別点を前提 とした6値4状態ビタビ復号方法が用いられることもあ

【0142】アドレス部およびデータ部から再生される 再生信号は、C/N等の点で異なる信号品質を有するも のである。すなわち、一般に、アドレス部から再生され る再生信号は、C/Nが良く、データ部から再生される 再生信号は、C/Nが良くない。

【0137】との発明は、上述したような光磁気ディス ク装置の一例に対して適用できる。すなわち、この発明 は、ビタビ復号器の動作によって選択される状態遷移に

【0143】また、以下の説明においては、波形等化特 基づいてリードクロック毎に振幅基準値の更新を行うと 50 性として、上述のPR(B,2A,B)の代わりに、P

 $R(\alpha, \beta, \gamma)$  を前提とする。 このような前提は、実 際の光磁気ディスク装置等においては、理想通りのバー シャルレスポンス特性を得ることが難しく、波形等化特 性が非対称なものとなることが多いことを考慮したもの である。

【0144】理想通りのパーシャルレスポンス特性を得 ることが難しい原因としては、波形等化器の動作精度の 限界、記録時のレーザパワーが過大または過小であると とに起因するアシンメトリー (波形の非対称性) および に用いられるリードクロックの位相誤差等がある。

【0145】上述した4値4状態ビタビ復号方法の場合 と同様に考えると、記録時にRLL(1,7)符号化等 のRLmin=2となる符号化を行い、且つ、再生時の パーシャルレスポンス特性が $PR(\alpha, \beta, \gamma)$  である 場合には、6値4状態となることがわかる。すなわち、 RLmin=2という条件によって除かれる2個の状態 以外の $2^3 - 2 = 6$ 個の $\{b(j-1), b(j), b$ 〔j+1〕}の組の各々のついて、識別点の値すなわち ノイズが無い理想的な場合における波形等化後の再生信 20 ブランチメトリックをこのように計算する場合には、各 号値c〔j+1〕が異なる値をとる。

【0146】このような6個の識別点の値をcpgrと 表記する。CCでp, q, rは、それぞれb〔j-1), b [j], b [j+1] を表現している。各識別 点の値と状態遷移の関係を図14に示す。ここで、RL min=2であるため、c010およびc101が無い ことに注意が必要である。以下の説明は、図14の状態 遷移図に従う6値4状態を前提として行う。

【0147】また、図14中の6個の状態遷移に対応し て計算されるブランチメトリックを以下のように表記す 30 る。まず、遷移前の状態と遷移後の状態を表記するそれ ぞれ2ビットの状態データ値を書き並べて4個の数字の 列とする。次に、中央寄りの2個の(すなわち2番目と\*

\*3番目の)数字を1個の数字とすることによって、3個 の数字の列として、1リードクロックの間に生じ得るブ ランチメトリックを表記する。例えば状態遷移S11→ S10に伴うブランチメトリックは、bml10と表記 される。このようにして、図14中の6種類の状態遷移 に対応するブランチメトリックを、図15に示すように 表記できる。

30

【0148】さらに、リードクロックに従って動作する A/D変換器によってサンプリングされる実際の再生信 再生信号からA/D変換器によるサンプリングを行う際 10 号値z〔k〕と各識別点の値のユークリッド距離として 定義されるブランチメトリックは、以下のように計算さ れる。

[0149]

 $bm000 = (z(k) - c000)^2$ (40) $bm001 = (z(k) - c001)^{2}$ (41) $bm011 = (z(k) - c011)^{2}$ (42) $bmlll = (z(k) - clll)^{2}$ (43) $bm110 = (z(k) - c110)^{2}$ (44) $bm100 = (z(k) - c100)^{2}$ (45)

識別点の値がそのまま振幅基準値とされる。 2 乗計算を 避ける等の目的で規格化パスメトリックを用いる場合に は、規格化パスメトリックに対応するブランチメトリッ クは、式(40)~(45)に従うものとは異なる。と のような場合には、振幅基準値として各識別点の値をそ のまま用いることはできないが、この発明を適用するこ とは可能である。

【0150】とのようなブランチメトリックの値を用い て、時点kにおける状態Sijのパスメトリックmij 〔k〕が以下のように計算される。これらの式は、4値 4状態ビタビ復号方法における上述の(15)~(1 8) に相当するものである。

[0151]

m10(k) = m11(k-1) + bm110mll(k) = min(mll(k-1) + bmlll,m01(k-1)+bm011(47)m01(k) = m00(k-1) + bm001(48) m00(k) = min(m00(k-1) + bm000,m10(k-1)+bm100(49)

ロック図である。との発明の実施の一形態は、光磁気デ ィスク装置に対してこの発明を適用したものである。図 1等を参照して上述した光磁気ディスク装置の一例と同 様の構成要素には、同一の符号を付した。図示しないサ ーボ系等については、上述した光磁気ディスク装置の一 例と同様である。

【0152】記録系についても上述した光磁気ディスク 装置の一例と同様である。但し、LPC4に対し、装置 制御部(以下、CPUと表記する)103から供給され

図16は、この発明の実施の一形態の全体構成を示すブ 40 3は、記録系および再生系中の構成要素の動作バラメー タ等を制御する機能を有するものであり、上述の光磁気 ディスク装置の一例においても設けられている。図1に おいては図示を省略したが、との発明の実施の一形態に ついての説明を明確なものとするために図16中に図示 した。また、かかるCPU103は、再生系内のアンプ 8 および9 に、ゲインを制御する信号を供給する。

【0153】再生系について説明する。光ピックアップ 7からA/D変換器12までの構成および動作は、上述 の光磁気ディスク装置の一例と同様である。但し、A/ るレーザパワーを制御する信号を図示した。CPU10 50 D変換器12の出力は、ビタビ復号器130に供給され

ると共に、シフトレジスタ100にも供給される。また、リードクロックDCKを生成するPLL14についても上述した光磁気ディスク装置の一例と同様である。【0154】ビタビ復号器130は、A/D変換器12から供給される再生信号値z[k]に基づいて、後述するようにして最尤な状態遷移を選択し、選択される状態遷移そのものを表現する状態データを生成する。そして、状態データを後述する振幅基準値適応化ブロック(以下、RAAと表記する)101に供給する。また、かかる状態データに基づいて、後述するようにして復号 10データを生成し、コントローラ2に供給する。

【0155】一方、シフトレジスタ100は、供給される再生信号値z [k] を所定時間遅延させて、RAA101に供給する。かかる遅延は、ビタビ復号器130によって生成される状態データが再生信号値z [k] に対して後述するようなn リードクロックの遅延時間を有することを補償するためになされるものである。SMU134が生成する状態データ値は、かかる遅延時間のため、sm[k+n]と表記されることになる。

【0156】RAA101は、各時点において供給され 20 る状態データ値sm[k+n]および遅延させられた再生信号値に基づいて、後述するようにして振幅基準値をリードクロック毎に更新する。そして、更新された振幅基準値をビタビ復号器130中のBMC132に供給する。

【0157】以下、ビタビ復号を行うビタビ復号器13 0についてより詳細に説明する。ビタビ復号器130 は、BMC132、ACS133、SMU134および マージブロック135から構成される。そして、これら の各構成要素には、PLL14からリードクロックDC K(以下の説明においては、クロックと表記する)が供 給され、動作タイミングが合わされる。

【0158】BMC132は、再生信号値z [k] に基づいて、RAA101から供給される振幅基準値の下で式(40)~(45)に従ってブランチメトリックbm000~bm111の値を計算し、計算したブランチメトリックの値をACS133に供給する。

【0159】ACS133は、供給されるブランチメトリックの値に基づいて、上述の式(46)~(49)に従ってパスメトリックの値を計算し、計算値を比較することによって最尤な状態遷移を選択する。そして、選択信号SEL00およびSEL11をSMU134に供給する。

【0160】SMU134について説明する。上述した 光磁気ディスク装置の一例中のPMU23が1ビットの 復号データ値を単位とする処理を行うものであるのに対し、SMU134は、2ビットの状態データ値を単位と する処理を行うものである。かかる処理によって、状態 データ値 s m [k+n]の系列としての状態データが生成される。

【0161】図17に示すように、SMU134は、2個のA型ステータスメモリ150および151、並びに2個のB型ステータスメモリ152および153を有している。さらにセレクト信号SEL00およびSEL11、クロック、並びに他のステータスメモリとの状態データの受渡し等のための信号線を接続されて構成される。A型ステータスメモリ150と151は、それぞれ、状態S00とS11に対応する。また、B型ステータスメモリ152と153は、それぞれ状態S01とS10に対応する。これら4個のステータスメモリ相互の接続は、図14の状態遷移図に従うものとされる。

【0162】さらに、図18を参照して、状態S00に対応するA型ステータスメモリ150についてより詳細に説明する。A型ステータスメモリ150は、n個の処理段を有する。すなわち、n個のセレクタ201。・・・201。」とが交互に接続されている。各セレクタ201。~201。」には、セレクト信号SEL00が供給される。さらに、各セレクタには、上述したように、S10に対応するB型ステータスメモリ153から継承する状態データがnビットからなるSMinとして供給される。また、各レジスタには、上述したように、S01に対応するB型ステータスメモリ152に継承される状態データがn-1個の状態データ値からなるSMoutとして出力される。また、各レジスタ202。~202。1、には、クロックが供給される。

【0163】一方、各セレクタの動作について説明する。図14に示すように、S00に遷移し得る1クロック前の状態は、S00およびS10の何れかである。1クロック前の状態がS00である時は、自身を継承する遷移がなされることになる。このため、1段目のセレクタ201。には、シリアルシフトによって生成される状態データ中の最新の状態データ値として、'00'が入力される。また、セレクタ201。には、パラレルロードとして、B型ステータスメモリ153から供給される状態データ中の最新の状態データ値SMin〔1〕が供給される。セレクタ201。は、上述の選択信号SEL00に従って、これら2個の状態データ値の内の1個を後段のレジスタ202。に供給する。

40 【0164】また、2段目以降の各セレクタ201、~201。1は、2個のデータすなわち、パラレルロードとしてS10に対応するB型ステータスメモリ153から供給される1個の状態データ値と、シリアルシフトとして前段のレジスタから供給される1個の状態データ値とを受取る。そして、これら2個の状態データ値の内から、選択信号SEL00に従って、最尤なものと判断された状態データ値を後段のレジスタに供給する。セレクタ201。~201。1、33が選択する最尤な状態データ値の系列としての状態データが継承される。

【0165】さらに、各レジスタ202。~202。-1 は、上述したように供給される状態データ値をクロック に従って取込むことによって、保持している状態データ 値を更新する。また、上述したように、各レジスタの出 力は、1クロック後に遷移し得る状態に対応するステー タスメモリに供給される。すなわち、S00自身に遷移 し得るので、シリアルシフトとして後段のセレクタに供 給される。また、パラレルロードとして、S01に対応 するB型ステータスメモリ152に供給される。最終段 のレジスタ202<sub>0-1</sub> から、状態データ値VM00が出 10 力される。状態データ値VMOOがクロックに従って出 力されることにより、全体として状態データが生成され る。

33

【0166】状態S11に対応するA型ステータスメモ リ151は、A型ステータスメモリ150と同様に構成 される。但し、図14中の状態遷移S01→S11に対 応するパラレルロードとして、SO1に対応するB型ス テータスメモリ152から状態データを供給される。ま た、図14中の状態遷移S11→S10に対応するバラ レルロードとして、S10に対応するB型ステータスメ モリ153に状態データを供給する。

【0167】一方、図19を参照して、状態S01に対 応するB型ステータスメモリ152についてより詳細に 説明する。B型ステータスメモリは、図14において自 身を継承せず、且つ、1クロック後に遷移し得る状態が 1個だけである状態に対応するものである。とのため、 シリアルシフトを行わず、且つ、セレクタが設けられて いない。従って、n個のレジスタ212。, 212, ・・・212。」 が設けられ、各レジスタにクロックが 供給されて動作タイミングが合わされる。

【0168】各レジスタ212。, 212, , ・・・2 12<sub>-1</sub> には、S00に対応するA型ステータスメモリ 150から継承する状態データがn-1個の状態データ 値からなるSMinとして供給される。但し、最初の処 理段となるレジスタ212。には、クロックに同期して 常に'00'が入力される。かかる動作は、図14に示され るように、S01に遷移し得る最新の状態遷移が常にS 00であることに対応している。各レジスタ212。~ 212。」は、供給される状態データ値をクロックに従 って取込むことによって、保持している状態データ値を 40 更新する。また、クロックに従ってなされる各レジスタ の出力は、n-1個の状態データ値からなる状態データ SMoutとして、1クロック後に遷移し得る状態S1 1に対応するA型ステータスメモリ151に供給され る。最終段のレジスタ212, から、状態データ値V MO1が出力される。状態データ値VMO1がクロック に従って出力されることにより、全体として状態データ が生成される。

【0169】状態S10に対応するB型ステータスメモ リ153は、B型ステータスメモリ152と同様に構成 50 部、データ部の各々について別個に行われる。従って、

される。但し、図14中の状態遷移S11→S10に対 応するパラレルロードとして、S11に対応するA型ス テータスメモリ151から状態データを供給される。ま た、図14中の状態遷移S10→S00に対応するパラ レルロードとして、SOOに対応するA型ステータスメ モリ150に状態データを供給する。また、最初の処理 段となるレジスタには、クロックに同期して、常に'11' が入力される。かかる動作は、図14に示すように、S 10 に遷移し得る1クロック前の状態がS11であると とに対応するものである。

【0170】ところで、ビタビ復号方法においては、各 ステータスメモリが生成する状態データ値VMOO, V M11, VM01およびVM10は、ステータスメモリ のメモリ長nを充分大きくとれば互いに一致する。この ような場合には、4個のステータスメモリが生成する状 態データ値の内の何れをsm〔k+n〕として後段に出 力しても良い。メモリ長nは、再生信号のC/Nおよび 周波数特性等を考慮して決められる。

【0171】次に、マージブロック135について説明 20 する。マージブロック135は、ROM等の手段に図2 0に示す復号マトリクスのテーブルを記憶している。そ して、かかる復号マトリクスを参照して、状態データに 基づく復号データを生成し、コントローラ2に供給す る。図14の状態遷移図から、復号データ値は、連続す る2個の状態データ値に対応していることがわかる。す なわち、再生信号値z〔k〕に対応して生成される状態 データ値 s m [k+n]と、その1クロック前に、再生 信号値z [k-1] に対応して生成される状態データ値 sm[k+n-1] に基づいて、時点k+n における復 30 号データ値を決めることができる。

【0172】例えば、sm (k+n)が'01'で、sm 〔k+n-1〕が'00'である場合には、図14から、復 号データ値として'1' が対応することがわかる。このよ うな対応をまとめたものが図20の復号マトリクスのテ ーブルである。

【0173】一方、上述したように、SMU134によ って生成される状態データおよびシフトレジスタ100 によって遅延させられた再生信号値Z〔k〕に基づい て、RAA101が振幅基準値を更新するための計算を クロック毎に行う。このような計算について説明する。 【0174】再生信号値z〔k〕に対応して生成される

状態データ値sm[k+n]と、その1クロック前に生 成された状態データ値 s m [k+n-1]とから、図1 4に従って、これら2個の状態データ値間に生じた状態 遷移およびかかる状態遷移に対応する振幅基準値を特定 することができる。後述するように、このようにして特 定された振幅基準値について、既存の値と、再生信号値 z [k]とから、新たな振幅基準値が計算される。

【0175】とのような振幅基準値の計算は、アドレス

6値4状態ビタビ復号方法については、6×2=12個 の振幅基準値が適応化されることになる。

【0176】振幅基準値の計算について、sm〔k+ n]='01'、およびsm[k+n-l]='11'である場 合を例として具体的に説明する。この場合には、図14\*

Ac011 (新) =  $\delta \times z$  (k) +  $(1-\delta) \times Ac011$  (H) (50)

Dc011 (新) =  $\delta \times z$  (k) +  $(1-\delta) \times Dc011$  (旧) (51)

ととで、Ac011(新), Dc011(新)がそれぞ れアドレス部、データ部の振幅基準値として新たに計算 された値である。また、Ac011(旧),Dc011 10 新たな値が以下のように計算される。 (旧)がそれぞれアドレス部、データ部の更新前の値で

ある。

 $Acpqr(\mathfrak{H}) = \delta \times z[k] + (1-\delta) \times Acpqr(H)$  (52)  $Dcpqr(新) = \delta \times z(k) + (1-\delta) \times Dcpqr(H)$  (53)

[0179]

CCで、Acpqr(新), Dcpqr(新)がそれぞ れアドレス部、データ部の振幅基準値として新たに計算 された値である。また、Acpgr(旧). Dcpgr (旧)がそれぞれアドレス部、データ部の更新前の値で ある。後述する図22のマトリクスのテーブルは、sm [k+n]およびsm[k+n-1]並びにMOGAT E信号の指令と、12個の振幅基準値(Ac000~A clllおよびDc000~Dc111)の内で更新す べきものの対応をまとめたものである。後述するよう に、RAA101の動作は、かかるマトリクスのテーブ ルを参照して行われる。

【0180】また、 $\delta$ は、修正係数である。 $\delta$ の値を設 定するに際しては、再生信号の振幅およびその変動、ア シンメトリー等の歪み、波形等化器の動作における誤差 等の記録系および再生系の比較的継続的な特性、並びに 記録媒体上の欠陥等に起因するイレギュラーな特性を考 30 慮する必要がある。

【0181】すなわち、8の値が大きい程、式(52) または(53)に従ってなされる更新によって、振幅基 準値が再生信号の再生信号の振幅変動、アシンメトリー および波形等化器の動作における誤差等をより強く反映 するものとなる。反面、振幅基準値が記録媒体上の欠陥 等に起因するディフェクト等のイレギュラーな信号によ っても影響され易い。一方、るの値を小さくすると、振 幅基準値がディフェクト等のイレギュラーな信号に影響 されにくくなるが、反面、振幅基準値の再生信号に対す 40 る追従が緩やかなものとなるため、式(52)または (53) に従ってなされる更新による振幅基準値の適応 化の効果が減少する。

【0182】以上のような振幅基準値の適応化を行うR AA101の構成について図21を参照して説明する。 上述したように、6値4状態ビタビ復号方法において は、6個の振幅基準値 c 0 0 0, c 0 0 1, c 0 1 1, c100, c110, c111が必要とされる。そし て、これら6個の振幅基準値がアドレス部およびデータ 部について別個に適応化されるために、6×2=12個 50 ネーブル信号がアクティブとされる時に前段のレジスタ

\*から状態遷移S01→S11が生じることがわかる。ま た、かかる状態遷移に対応する振幅基準値が c 0 1 1 で あることも図14からわかる。従って、RAA101 は、振幅基準値を更新する計算を以下のように行う。 [0177]

※【0178】一般には、sm(k+n)=pq、および

sm[k+n-1] = qrである場合に、振幅基準値の

のレジスタを設ける必要がある。 【0183】図21において、レジスタ161、16 2、163、164、165、166がそれぞてアドレ ス部の6個の振幅基準値Ac000、Ac001、Ac 011, Ac100, Ac110およびAc111に対 20 応する。また、レジスタ167、168、169、17 0、171、172がそれぞれデータ部の6個の振幅基 準値Dc000, Dc001, Dc011, Dc10 0, Dc 1 1 0 および D c 1 1 1 に対応する。

【0184】また、各レジスタの後段には、それぞれ出

力の可否を制御する出力ゲート1111、112、11 3, 114, 115, 116, 117, 118, 11 9、120、121、および122が設けられている。 【0185】記載が煩雑となるのを避けるため、図21 中には図示を省略したが、12個のレジスタ161~1 72には、クロックが供給される。各レジスタの記憶値 は、クロックに従って、データ/アドレス切替え部10 5に供給される。また、各レジスタの記憶値は、後段の 各出力ゲート111~122にそれぞれ供給される。 【0186】データ/アドレス切替え部105は、後述 するMOGATE信号に従って、データ部の振幅基準値 とアドレス部の振幅基準値の内の何れかを6個の振幅基 準値c000~c111として出力する。従って、BM C132に供給されるc000~c111は、Dc00 0~Dc111であるか、または、Ac000~Ac1 11であるかの何れかである。

【0187】一方、レジスタ161~172およびその 後段の出力ゲート111~122には、後述するよう に、セレクタ110からイネーブル信号が供給される。 レジスタ161~172は、イネーブル信号に従って、 それぞれ初期値切替えスイッチ181~192の出力を 取込む。初期値切替えスイッチ181~192は、後述 するように、再生動作が行われる期間においては常に、 後述する加算器 107 が生成する加算値を出力するよう になされる。また、各出力ゲート111~122は、イ

の記憶値を後段に出力する。

【0188】例えば、レジスタ161とその後段の出力 ゲート111には、イネーブル信号D000が供給され る。再生動作が行われる期間においては、イネーブル信 号D000がアクティブとされる時に、出力ゲート11 1がレジスタ161が記憶値を後段に出力し、且つ、レ ジスタ161が初期値切替えスイッチ181を介して加 算器107が生成する加算値の出力を取込む。

【0189】同様に、データ部の振幅基準値について、 レジスタ162と出力ゲート112、レジスタ163と 10 出力ゲート113、レジスタ164と出力ゲート11 4、レジスタ165と出力ゲート115およびレジスタ 166と出力ゲート116は、それぞれイネーブル信号 D001, D011, D100, D110およびD11 1を供給され、各イネーブル信号に従って動作する。 【0190】また、アドレス部の振幅基準値について、 レジスタ167と出力ゲート117、レジスタ168と 出力ゲート118、レジスタ169と出力ゲート11 9、レジスタ170と出力ゲート120、レジスタ17 1と出力ゲート121、およびレジスタ172と出力ゲ ート122は、それぞれイネーブル信号A000, A0 01, A011, A100, A110およびA111を 供給され、各イネーブル信号に従って動作する。

【0191】上述した各出力ゲート111~122の動 作によって、イネーブル信号に従って出力されるレジス タ161~172の内の1個の記憶値が乗算器106に 供給される。乗算器106は、供給される記憶値に(1 - 8)を乗じる計算を行い、計算値を加算器107に供 給する。

【0192】一方、上述のシフトレジスタ100によっ て遅延時間を補償された再生信号値が乗算器108に供 給される。乗算器108は、供給される記憶値に8を乗 じる計算を行い、計算値を加算器107に供給する。乗 算器106および乗算器108において用いられる修正 係数δの値は、例えば、CPU103によって設定され

【0193】加算器107は、乗算器106と乗算器1 08から供給される計算値を加算する。そして加算値を 初期値切替えスイッチ181~192に供給する。上述 したように、レジスタ161~172は、それぞれ、イ 40 ネーブル信号D000~D111またはA000~A1 11に従ってかかる加算値を取込む。後述するように、 どの時点においても、これら12個のイネーブル信号の 1個だけがアクティブとされて取込みを指令するので、 何れか1個のレジスタだけが加算値を取込むことにな

【0194】上述の12個のイネーブル信号は、セレク タ110によって生成される。セレクタ110には、S MU134から状態データ値sm[k+n]が供給され

レジスタ109が設けられ、レジスタ109によって、 セレクタ110に状態データ値sm[k+n-1]が供 給される。

38

【0195】さらに、セレクタ110には、MOGAT E信号が供給される。MOGATE信号は、データ部が 再生される期間においてアクティブとされる信号であ る。MOGATE信号は、例えば、図示しないタイミン グジェネレータ等によって生成される。セレクタ110 は、状態データ値sm〔k+n〕、sm〔k+n-l〕 およびMOGATE信号に基づいて、ROM等の手段に 記憶している図22に示すようなマトリクスのテーブル を参照して、12個のイネーブル信号D00~D11 1およびA000~A111の内の1個をアクティブと

【0196】以上のようなRAA101の構成および動 作によって、データ部またはアドレス部のそれぞれにつ いて、式(52)または(53)に従う振幅基準値の更 新が実現される。このような動作について、状態データ 値がsm(k+n) = '01'、且つ、sm(k+n-1)= '11'であり、また、これらの状態データ値がデータ部 から得られたものである場合(MOGATE信号がアク ティブとされる場合) について説明する。すなわち、上 述の式(51)に示した振幅基準値Dc011の更新に ついて説明する。

【0197】図22から、かかる場合には、イネーブル 信号D011がアクティブとされることがわかる。この ため、レジスタ163に取込みが指令され、また、出力 ゲート173に出力が指令される。従って、更新前のD c011の値すなわちその時点におけるレジスタ163 の記憶値が乗算器106に供給される。乗算器106が 供給される値に $(1-\delta)$ を乗じることにより、式(5)0)中の(1-δ)×Dc011が計算されることにな る。

【0198】一方、シフトレジスタ100によってなさ れる遅延により、SMU134の動作による遅延時間が 補償された再生信号値 z [k]が乗算器108に供給さ れる。乗算器108が供給される値にるを乗じることに より、式(51)中のδ×z [k]が計算されることに なる。

【0199】そして、乗算器106によって計算される (1-δ)×Dc011の値と、乗算器108によって 計算されるδ×z〔k〕の値とが加算器107によって 加算されることにより、Dc011の新たな値すなわち 式(51)の右辺の値が計算されることになる。再生動 作が行われる期間においては、かかるDc011の新た な値が初期値切替えスイッチ181~192を介してレ ジスタ161~172に供給される。

【0200】ところで、上述したように、イネーブル信 号DO11のみがアクティブとされることによってレジ る。また、SMU134の出力を1クロック遅延させる 50 スタ163のみに取込みが指令されているので、レジス

タ163のみにc011の新たな値が取込まれる。との ようにしてDc011の値すなわちレジスタ163の記 憶値が更新される。

[0201] sm(k+n) \* LUsm(k+n-1)が他の値をとる時、またはMOGATE信号がアクティ ブとされない時にも、図22に従ってアクティブとされ るイネーブル信号が選択されることによって、新たな値 の取込みを行うレジスタと、かかるレジスタのその時点 での(すなわち更新前の)記憶値を出力する出力ゲート が選択されることにより、更新が行われる。

【0202】次に、データ/アドレス切替え部105に ついて、図23を参照して説明する。データ/アドレス 切替え部105は、6個の振幅基準値c000, c00 1, c011, c100, c110およびc111にそ れぞれ対応する6個の振幅基準値切替えスイッチ12 3, 124, 124, 126, 127および128を有 している。

【0203】各振幅基準値切替えスイッチには、データ 部およびアドレス部についての対応する振幅基準値の値 としてのレジスタ161~172の記憶値が供給され る。例えば、c000に対応する振幅基準値切替えスイ ッチ123には、レジスタ161の記憶値Dc000、 およびレジスタ168の記憶値Ac000が供給され

【0204】さらに、各振幅基準値切替えスイッチスイ ッチには、例えば図示しないタイミングジェネレータか ら、MOGATE信号が供給される。MOGATE信号 がアクティブとされる時には、各振幅基準値切替えスイ ッチがデータ部についての振幅基準値Dc000~Dc 2に供給する。一方、MOGATE信号がアクティブと されない時には、各振幅基準値切替えスイッチがアドレ ス部についての振幅基準値Ac000~Ac111をc 000~c111としてBMC132に供給する。

【0205】上述した更新がクロック毎に行われること によってなされる振幅基準値の適応化は、リードゲート がアクティブとされ、ビタビ復号が開始される時点にお いて開始される。適応化開始時点における振幅基準値の 初期値としては、例えば、(a)予め設定される所定 値、または、(b)直前に行われた再生動作が終了した 40 時点での振幅基準値、等を用いるようになされる。

【0206】(a)の方法は、直前に行われた再生動作 に伴ってなされた振幅基準値の適応化の結果を用いない 設定である。この方法において用いられる所定値として は、例えば、上述のキャリブレーションによって定めら れた振幅基準値等が用いられる。一方、(b)の方法 は、直前に行われた再生動作に伴ってなされた振幅基準 値の適応化の結果をそのまま用いる設定である。

【0207】上述したように、この発明の実施の一形態

の適応化を行う。との場合には、あるセクタに対する再 生動作を開始する時点において、直前に行われた再生動 作が終了した時点でのアドレス部とデータ部の各々に対 する振幅基準値を用いず、アドレス部とデータ部の各々 に対する振幅基準値の初期値として、予め別個に設定さ れる所定値を用いるのが(a)の方法である。一方、直 前に行われた再生動作が終了した時点でのアドレス部と データ部の各々に対する振幅基準値をそのまま用いるの が(b)の方法である。

10 【0208】通常、光磁気ディスク6上に隣接して記録 された幾つかのセクタが連続して再生される時には、

(b) の方法を用いる方が復号精度が良い場合が多い。 隣接するセクタから再生される再生信号は、互いに類似 した特性を有している確率が高い。このため、あるセク タを再生する際に、直前に再生対象とされた、隣接する セクタの再生が終了した時点での振幅基準値を初期値と することにより、当該セクタに対する再生動作の開始直 後において、再生信号の特性に対して適応の程度の高い 振幅基準値を用いることができ、復号精度を良くするこ 20 とができる。

【0209】これに対して、(a)の方法を用いると、 当該セクタに対する再生動作の開始直後において、再生 信号の特性に対する適応の程度の低い振幅基準値を用い ることになるため、特に再生動作の開始直後において復 号精度が悪くなるおそれがある。

【0210】再生されるセクタが隣接して記録されたも のでない場合にも、光磁気ディスク6上に記録される幾 つかのセクタを再生する場合には、上述したような傾向 があると考えられる。すなわち、一般には、記録媒体の 111をc000~c111として選択的にBMC13 30 交換等が行われない限りは、(b)の方法によって振幅 基準値の初期値を設定することによって、復号精度を良 くする場合が多いと考えられる。

> 【0211】但し、例えば光磁気ディスク6上のディフ ェクト等に起因して、あるセクタからイレギュラーな信 号を含んだ再生信号が再生され、かかるイレギュラーな 信号に対する追従が行われた等の原因で、異常な振幅基 準値が生じることが起こり得る。このような場合には、 以後の再生動作において、(b)の方法を用いるより も、(a)の方法によって初期値を設定する方が良好な 復号精度が得られると考えられる。

> 【0212】また、稀には、セクタ毎に、あるいは特定 のセクタについて、再生信号の特性が大きく異なること がある。 とのような場合にも、 (a) の方法によって初 期値を設定することが有効である。

> 【0213】そこで、この発明の実施の一形態では、再 生時の処理に関連して、コントローラ2、またはCPU 103等の指令によって振幅基準値の初期値を(a),

> (b) の内の何れによって設定するかを切替える構成と している。例えば、通常の再生動作が行われる時には、

では、アドレス部とデータ部について別個に振幅基準値 50 (b)の方法によって初期値を設定し、ディフェクト等

を有するセクタを再生した場合に正しい再生結果が得られない時等にリードリトライを行う場合には、(a)の方法によって初期値を設定するようにする等の切替えを行う構成としている。

【0214】振幅基準値の初期値の設定方法を切替えるためのRAA101中の構成について、引続き図21を参照して説明する。振幅基準値切替えスイッテ181~192の前段に、それぞれ、12個のレジスタ61、62、63、64、65、66、76、68、69、70、71および72が設けられている。これらのレジス 10 タは、(a)の方法が用いられる場合に、それぞれ、Dc000, Dc001, Dc011, Dc100, Dc110, Dc111、Ac000, Ac001, Ac011, Ac100, Ac110およびAc111の初期値とされるべき所定値を記憶する。かかる所定値は、例えばCPU103によって、予め設定される。

【0215】記載が煩雑となるのを避けるため、図21中には図示を省略したが、これら6個のレジスタ $61\sim72$ にはクロックが供給される。各レジスタは、クロック毎に記憶値を出力する。

【0216】 このようにして、初期値切替えスイッチ181~192には、それぞれ12個のレジスタ61~72の記憶値が供給される。一方、上述したように、初期値切替えスイッチ181~192には、加算器107の出力が供給される。さらに、初期値切替えスイッチ181~192には、例えばCPU103から初期化信号INが供給される。初期化信号INがコントローラ2から供給される構成としても良い。初期値切替えスイッチ181~192は、初期化信号INに従って、それぞれ、レジスタ61~72の記憶値と、加算器107の出力の30内の1個をそれぞれレジスタ161~172に選択的に供給する。

【0217】但し、初期化信号INは、再生動作中には、アクティブとはされない。このため、上述したように、初期値切替えスイッチ181~192は、再生動作中には常に、加算器107の出力をそれぞれレジスタ161~172に供給するようになされる。

【0218】一方、リードゲートがアクティブとされ、あるセクタに対する再生動作が開始される際には、初期化信号INをアクティブとするか否かが判断される。初期化信号INがアクティブとされない場合は、その時点でのレジスタ161~172の記憶値すなわち、直前に行われた再生動作が終了した時点での振幅基準値が当該セクタに対する振幅基準値の初期値として採用されることになる。すなわち、振幅基準値の初期値が上述の

(b) の方法によって設定される。

【0219】初期化信号INがアクティブとされる場合には、初期値切替えスイッチ181~192がレジスタ61~72の記憶値をそれぞれレジスタ161~172に供給すると共に、例えばCPU103の指令によって

全てのイネーブルD000~D1111およびA000~A111が強制的にアクティブとされる等の制御がなされる。

42

【0220】このようにして、レジスタ161~172 に、レジスタ61~72の記憶値が取り込まれる。従って、直前に行われた再生動作が終了した時点での振幅基準値が採用されず、所定値すなわちレジスタ61~72 の記憶値が振幅基準値の初期値として採用されることになる。すなわち、振幅基準値の初期値が上述の(a)の方法によって設定される。

【0221】初期化信号INは、例えば、ディフェクトを有するセクタを再生した時に良好な再生結果が得られず、リードリトライを行う場合等にアクティブとされる。かかる場合には、直前に行われた再生動作が終了した時点での振幅基準値は、リードリトライの対象とされる、ディフェクトを有するセクタを対象とする再生動作が終了した時点での振幅基準値である。このような振幅基準値は、ディフェクトに起因するイレギュラーな信号に対する追従がなされた結果、異常な値となっているお20 それがあるため、リードリトライを開始する際には、振幅基準値の初期値を(a)の方法で設定することが妥当であるためである。

【0222】また、との発明の実施の一形態では、振幅基準値の適応化を行うか否かをも再生時の処理に関連して切替えるようになされる。上述したように、例えばCPU103が生成する信号によって、乗算器106 および108 において用いられる修正係数 $\delta$ の値が制御される。かかる制御において、 $\delta$ =0 と設定すれば、上述の式(52)または(53)において、常に $\epsilon$ pqr

(新) = c p q r (旧) となるので、振幅基準値の更新が行われず、従って振幅基準値の適応化を行わないようにすることができる。

【0223】 8=0とする制御を、振幅基準値の適応化において再生信号に対する追従性を適切なものとするための修正係数8の値の設定操作(上述したように例えば CPU103等によってなされる)の一部として行っても良いし、また、追従性の制御とは別個に行っても良い。

【0224】ところで、振幅基準値の適応化を行わない 40 制御が要求される時に、データ/アドレス切替え部10 5から、BMC132に振幅基準値を供給しないように しても良い。このようにすれば、BMC132の動作 は、振幅基準値の適応化とは無関係なものとなる。

【0225】 このような構成によって振幅基準値の適応 化を行わないように制御する場合は、例えばディフェク ト等を有するために正しく再生されなかったセクタに対 してリードリトライを行う時等である。かかる場合に振 幅基準値の適応化を行うと、ディフェクトに起因して異 常な振幅基準値が発生するおそれがあるためである。

に供給すると共に、例えばCPU103の指令によって 50 【0226】再生モード時に行われる絵体的な処理の一

テップS091からなる。ステップS090は、リードゲートがアクティブであるか否かをチェックするステップである。リードゲートがアクティブである時には、ステップS091に移行して再生動作が行われ、再生動作後、再びステップS090に移行する。

44

【0235】一方、ステップS090において、リード ゲートがアクティブでない時には、ステップS10に移 行して再生が終了する。

【0236】ステップS10において再生動作が終了する時には、ステップS01に移行し、次の再生動作が指令される時に備えるようになされる。

【0237】上述したとの発明の実施の一形態では、再生動作中にはスイッチ181~192が常に振幅基準値として新たに計算された値、すなわち加算器107の出力をレジスタ161~172に供給するようになされる。これに対して、再生動作中であっても、加算器107の出力が所定の基準を満たさない時には、スイッチ181~192を切替えて、レジスタ61~72の記憶値をレジスタ161~172に供給するようにしても良い。このようにすれば、1つのセクタが再生される期間においても、記録媒体のディフェクト等に起因する異常な振幅基準値によって復号精度が低下することを避けることができる。但し、この場合には、加算器107の例えばクロック毎等の所定期間毎の出力が所定の基準を満たすか否かを判定する構成が必要とされる。

【0238】また、振幅基準値の初期値を設定する方法を、アドレス部とデータ部とで別個に選択するようにしても良い。例えば、アドレス部に対する振幅基準値の初期値を上述の(b)の方法で設定し、また、データ部に30対する振幅基準値の初期値を上述の(a)の方法で設定するようにしても良い。このようにすれば、データ部のみがディフェクトを有するセクタに対する再生動作の結果、データ部が正しく再生されなかった場合に行われるリードリトライにおいて、振幅基準値の初期値の設定を以下のように行うことができる。

【0239】まず、アドレス部については、振幅基準値が適切に適応化されたので、再生動作終了時の振幅基準値をリードリトライ開始時の初期値として採用する。また、データ部については、ディフェクトのために振幅基準値が異常な値となっている可能性が高いので、振幅基準値の初期化を行う。すなわち、リードリトライ開始時の初期値として再生動作終了時の値を採用せず、所定値を採用する。このようにすれば、リードリトライにおけるアドレス部に対する再生動作を、開始直後から、適応の程度の高い振幅基準値の下で行うことが可能となる。【0240】さらに、振幅基準値の適応化の可否をアドレス部とデータ部とで別個に選択するようにしても良い。この場合には、例えば、乗算器106および108の8の値を設定する信号を、MOGATE信号に従って供給するようにすれば良い。

例について、図24のフローチャートを参照して説明する。ステップS01として、振幅基準値の初期化を行うか否かが判断される。振幅基準値の初期化を行うと判断される場合には、ステップS02に移行し、振幅基準値の初期化が行われた後にステップS03に移行する。一方、振幅基準値の初期化を行わないと判断された場合には、直ちにステップS03に移行する。

【0227】ととで、振幅基準値の初期化を行う場合は、上述の初期値の設定方法の(a)に対応する。すなわち、この場合には、直前に行われた再生動作が終了した際の振幅基準値が採用されず、初期値として予め設定される所定値が用いられる。従って、ステップS02の具体的な内容は、レジスタ61~72に記憶されている所定値をレジスタ161~166に取込ませるととである。

【0228】他方、振幅基準値の初期化を行わない場合は、上述の初期値の設定方法の(b) に対応する。すなわち、この場合には、直前に行われた再生動作が終了した時点でのレジスタ161~172の記憶値がそのまま初期値として用いられる。

【0229】ステップS03は、振幅基準値の適応化を行うか否かを判断するステップである。上述したように、通常の再生においては、振幅基準値の適応化を行い、リードリトライ等が行われる際には、振幅基準値の適応化を行わないようにするのが一般的な設定である。振幅基準値の適応化を行う場合には、ステップS04に移行する。また、振幅基準値の適応化を行わない場合には、ステップS08に移行する。

【0230】ステップS04以降の処理について説明する。ステップS04は、リードゲートがアクティブとされるまで待機するステップである。リードゲートがアクティブとされた後に、ステップS05に移行し、再生動作が開始される。

【0231】さらに、ステップS06に移行し、クロック毎に新たな振幅基準値が算出されることにより、振幅 基準値の適応化が行われる。

【0232】ステップS07によってリードゲートがアクティブとされているか否かがチェックされる。リードゲートがアクティブとされている時には、ステップS05に移行し、再生動作および振幅基準値の適応化が続行される。リードゲートがアクティブとされていない時には、ステップS10に移行し、再生が終了する。

【0233】一方、ステップS03において、振幅基準値の適応化を行わないと判断された場合には、ステップS08は移行する。ステップS08は、ステップS04と同様にリードゲートがアクティブとされるまで待機するステップである。リードゲートがアクティブとされた後に、ステップS09に移行し、振幅基準値の適応化を伴わない再生動作が開始される。

【0234】ステップS09は、ステップS090とス 50 供給するようにすれば良い。

【0241】ところで、上述したように、4個のステー タスメモリのメモリ長が大きい程、状態データ値VMO 0, VM11, VM01およびVM10が一致する確率 を大きくすることができるが、反面、SMUの動作によ って生じる遅延時間が増大する等の問題も生じるため、 ステータスメモリのメモリ長をあまり大きく設定すると とは現実的でない。

【0242】とのため、例えば再生系の動作条件が適当 でない等の原因で再生RF信号の信号品質が低下する場 合には、4個の状態データ値VMOO、VM11、VM 10 01およびVM10が互いに不一致となることがある。 このような場合に備えて、状態データ値間の不一致が生 じた時に最も的確な状態データ値を選択する構成が設け られることがある。

【0243】かかる構成は、4個のステータスメモリの 後段となる位置に設けることができる。例えばSMU1 34内の4個のステータスメモリの後段に設けるように しても良いし、また、状態データに基づいて復号データ を生成するマージブロック135内等に設けるようにし ても良い。

【0244】再生信号の信号品質が充分良好なためにか かる構成を設ける必要がない場合、およびかかる構成が SMU134内に設けられる場合には、図16に示した ように、RAA101には、SMU134の出力として の状態データ値が供給される。一方、以下に説明するよ うに、かかる構成がマージブロック135内に設けられ る場合には、最も的確な状態データ値として選択された 値がRAA101に供給されるようになされる。

【0245】かかる構成を有するマージブロック135 の一例について、図24を参照して説明する。この場合 30 には、マージブロック135は、VM00, VM11, VM01およびVM10から的確なものを選択する状態 選択回路250、状態選択回路250の出力を1クロッ ク遅延させるレジスタ251、復号マトリクス部25 2、および状態データ値VMOO, VM11, VMO1 およびVM10の不一致を検出する不一致検出回路25 3を有している。

【0246】状態選択回路250は、クロック毎にAC S133から供給される2ビットの信号MSを参照し て、VM00, VM11, VM01およびVM10の内 40 から最も的確なものを選択し、選択される状態データ値 をVMとして出力する。かかる信号MSは、各時点にお いて、S00, S11, S01およびS10の内のどの 状態に至る場合のパスメトリックの値が最小となるかを 示す2ビットの信号である。信号MSは、例えばACS 135等によって生成するようになされる。このように して、最も正しい状態データ値が選択される確率を高く することができる。

【0247】上述したようにして選択されるVMは、レ ジスタ251および復号マトリクス部252に供給され 50 他に、例えばデータ部についてはビタビ復号方法を用い

る。レジスタ251は、供給されるVMを1クロック遅 延させて復号マトリクス部252に供給する。以下の説 明においては、レジスタ251の出力をVMDと表記す る。従って、復号マトリクス部252には、状態データ 値VMおよびその1クロック前の状態データ値VMDが 供給される。復号マトリクス部252は、図20に示し た復号マトリクスのテーブルをROM等の手段に記憶し ており、かかる復号マトリクスのテーブルを参照して、 VMDおよびVMに基づいて復号データ値を出力する。 【0248】一方、不一致検出回路253は、例えば排 他的論理和回路を用いて構成することができる。不一致 検出回路253には、VM00, VM11, VM01お よびVM10が供給され、これら4個の状態データ値の 間の不一致が検出される。検出結果が不一致検出信号N Mとして出力される。不一致検出信号NMは、4個の状 態データ値が全て一致する場合以外は、イネーブルまた はアクティブとされる。

【0249】かかる不一致検出信号は、復号データおよ び再生信号の品質の評価に用いることができる。すなわ 20 ち、不一致検出信号に基づいて、復号データからユーザ データ等を復号化する復号化手段、または再生系の動作 条件等を制御するようにすることができる。不一致検出 回路253は、4個の状態データ値を供給されることが 可能な位置であれば、何処に設けても良く、必ずしもマ ージブロック135内に設けなくても良い。

【0250】以上のようなマージブロック135の構成 は、再生信号の信号品質があまり良好でないこと等に起 因して状態データ値間に不一致が生じる場合に備えるた めのものである。従って、再生信号の信号品質が良好な ため、状態データ値間の不一致が生じる確率が充分小さ く、状態データ値間の不一致に対処する必要が無い場合 には、マージブロック135は、レジスタ251および 復号マトリクス部252を有するものであれば良い。

【0251】マージブロック135が状態選択回路25 .0を有するものである場合には、状態選択回路250の 出力VMを各時点における状態データ値sm〔k+n〕 としてRAA101に供給するようになされる。

【0252】上述したこの発明の実施の一形態は、アド レス部およびデータ部に対して、別個の振幅基準値を適 応化するものであり、かかる適応化における振幅基準値 の初期値の設定方法の選択、およびかかる振幅基準値の 適応化の可否の制御を行うものである。とれに対して、 例えばアドレス部およびデータ部において共通の振幅基 準値を用いる場合等、ビタビ復号方法の種類によって決 まる個数の振幅基準値を適応化する場合に、振幅基準値 の初期値の設定方法の選択、および振幅基準値の適応化 の可否の制御を行うようにしても良い。

【0253】このような、ビタビ復号方法の種類によっ て決まる個数の振幅基準値を適応化する場合としては、

た再生動作を行い、アドレス部についてはビットバイビ ット復号方法等のビタビ復号方法とは異なる方法を用い た再生動作を行う場合等がある。

【0254】上述したとの発明の実施の一形態は、6値 4状態ビタビ復号方法を行う光磁気ディスク装置にこの 発明を適用したものである。これに対し、上述したよう な4値4状態ビタビ復号方法、3値4状態ビタビ復号方 法、および7値6状態ビタビ復号方法等の他の種類のビ タビ復号方法を行う光磁気ディスク装置にも、この発明 を適用することができる。

【0255】また、この発明は、記録媒体に記録された データから再生される再生信号から、リードデータを復 号するためにビタビ復号方法を用いることができる情報 再生装置に適用することができる。すなわち、光磁気デ ィスク(MO)以外にも、例えば相変化型ディスクP D、CD-E (CD-Erasable ) 等の書き換え可能ディス ク、CD-R等の追記型ディスク、CD-ROM等の読 み出し専用ディスク等の光ディスク装置に適用すること が可能である。

【0256】また、この発明は、この実施例に限定され 20 ることなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の 応用および変形が考えられる。

#### [0257]

【発明の効果】上述したように、この発明は、ビタビ復 号器の動作によって選択される状態遷移に基づいてリー ドクロック毎に振幅基準値の更新を行うことによって振 幅基準値を再生信号に適応化させる際に、振幅基準値の 初期値すなわち適応化を開始する時点で用いられる振幅 基準値を設定する方法、および振幅基準値の適応化の可 否を、リードリトライ等の再生結果に応じてなされる処 30 理に関連して制御するものである。また、との発明は、 記録媒体上に設けられた、例えばアドレス部とデータ部 等の2種類の領域から再生される信号品質が異なる信号 について、振幅基準値を別個に適応化するものである。

【0258】振幅基準値の適応化を各領域について別個 に行うことにより、各々の領域から再生される再生信号 の特性に沿った振幅基準値を得ることができる。従っ て、各々の領域から再生される再生信号に基づくビタビ 復号精度を向上させることが可能となる。

【0259】これと同様の効果は、各々の領域について 40 共通の振幅基準値を用いる場合にも、各々の領域につい て別個にアンプおよび波形等化器等を用いることによっ て得ることができる。しかしながら、かかる場合には、 アンプおよび波形等化器等を2個ずつ設ける必要がある ので、回路規模の増大および消費電力の増加が生じるの に対し、この発明によれば、回路規模の増大の程度を小 さくすることができる。

【0260】また、直前に再生対象とされたセクタが正 しく再生され、振幅基準値が適切に適応化された場合に は、その後の再生動作に伴う振幅基準値の適応化におけ 50 構成を詳細に示すブロック図である。

る初期値として、直前に行われた再生動作が終了した時 点での振幅基準値を採用することによって、再生信号の 特性を反映する程度の大きい振幅基準値の下でビタビ復 号を行うようにすることが可能となる。

48

【0261】一方、記録媒体のディフェクト等によって 再生が正しく行われず、リードリトライ等の処理が行わ れる場合には、ディフェクト等に起因するイレギュラー な信号に対する追従により、異常なブランチメトリック の値が算出されている可能性が高い。この発明によれ ば、このような場合に、その後の再生動作に伴う振幅基 準値の適応化における初期値として、予め設定された所 定値を採用することによって、ビタビ復号が破綻しない ようにすることができる。

【0262】また、このような場合には、リードリトラ イの対象とされるセクタがディフェクトを有している可 能性が高い。このため、リードリトライに伴って振幅基 準値の適応化を行うと、ディフェクトに起因するイレギ ュラーな信号に対する追従により、異常なブランチメト リックの値が発生する可能性が高い。この発明によれ ば、このような場合に振幅基準値の適応化を行わないよ うに制御することによって、ビタビ復号が破綻しないよ うにすることができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】4値4状態ビタビ復号方法を行う光磁気ディス ク装置の一例の全体構成を示すブロック図である。

【図2】マーク位置記録方法およびマークエッジ記録方 法について説明するための略線図である。

【図3】光磁気ディスクのセクタフォーマットの一例に ついて説明するための略線図である。

【図4】RLL(1,7)符号化方法において、最小磁 化反転幅が2であることを示す略線図である。

【図5】RLL(1,7)符号とマークエッジ記録方法 の組合わせによって記録されたデータから再生される再 生信号を、パーシャルレスポンス特性PR(1,2,

1)の下で波形等化した時のアイ・バターンについて説 明するための略線図である。

【図6】4値4状態ビタビ復号方法の状態遷移図を作成 する過程について説明するための略線図である。

【図7】4値4状態ビタビ復号方法の状態遷移図の一例 を示す略線図である。

【図8】4値4状態ビタビ復号方法におけるトレリス線 図の一例を示す略線図である。

【図9】4値4状態ビタビ復号方法において、規格化メ トリックに基づく状態遷移の条件を示す略線図である。

【図10】4値4状態ビタビ復号を行うビタビ復号器の 全体構成を示すブロック図である。

【図11】図10に示したビタビ復号器の一部分の構成 を詳細に示すブロック図である。

【図12】図10に示したビタビ復号器の他の一部分の

49 【図13】図10に示したビタビ復号器のさらに他の一 部分の構成を詳細に示すブロック図である。

【図14】6値4状態ビタビ復号方法の状態遷移図の一 例を示す略線図である。

【図15】ブランチメトリックの表記方法について説明 するための略線図である。

【図16】との発明の実施の一形態の全体構成を示すブ ロック図である。

【図17】 この発明の実施の一形態に用いられるステー タスメモリユニット (SMU) の構成の一例を示すブロ 10 ック図である。

【図18】図17に示したSMUの一部の構成について 説明するためのブロック図である。

【図19】図17に示したSMUの他の一部の構成につ いて説明するためのブロック図である。

【図20】 この発明の実施の一形態中のマージブロック において参照されるマトリクスのテーブルの一例につい て説明するための略線図である。

【図21】 この発明の実施の一形態に用いられる振幅基 明するためのブロック図である。

【図22】この発明の実施の一形態中のRAAにおいて 参照されるマトリクスのテーブルの一例について説明す るための略線図である。

\*【図23】図21に示した振幅基準値適応化ブロック (RAA)の構成の一例の一部の構成について詳細に説 明するためのブロック図である。

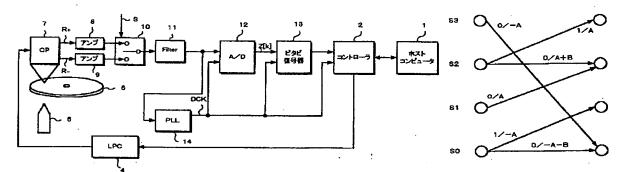
【図24】 との発明の実施の一形態中における再生モー ド時の処理の一例について説明するためのフローチャー トである。

【図25】この発明の実施の一形態中に用いることが可 能なマージブロックの構成の一例について説明するため のブロック図である。

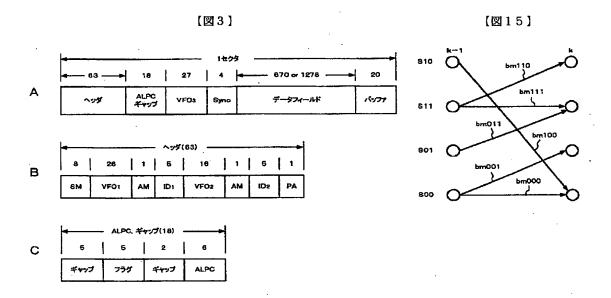
## 【符号の説明】

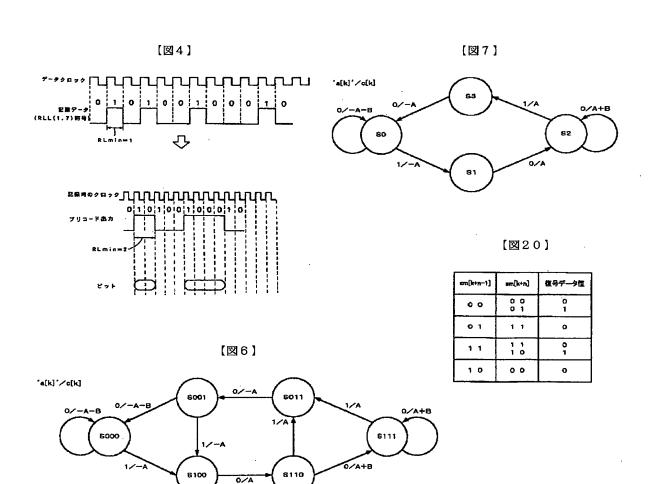
2・・・コントローラ、12・・・A/D変換器、13 0・・・ビタビ復号器、132・・・ブランチメトリッ ク計算回路(BMC)、133・・・加算、比較、選択 回路(ACS)、134・・・ステータスメモリユニッ ト(SMU)、135・・・マージブロック、100・ ・・シフトレジスタ、101・・・振幅基準値適応化ブ ロック(RAA)、103··・装置処理部(CP U), 181~176・・・レジスタ、111~122 ・・・出力ゲート、105・・・アドレス/データ切替 準値適応化ブロック (RAA) の構成の一例について説 20 え部、106・・・乗算器、107・・・加算器、10 8・・・乗算器、109・・・レジスタ、110・・・ セレクタ、61~72・・・レジスタ、181~192 ・・・初期値切替えスイッチ、123~128・・・振 幅基準値切替えスイッチ

> 【図1】 【図8】

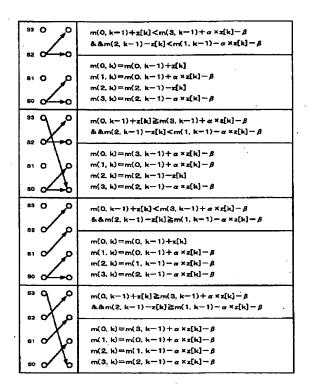


【図2】 【図5】



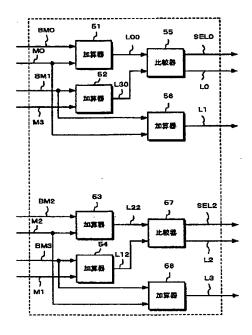


[図9]

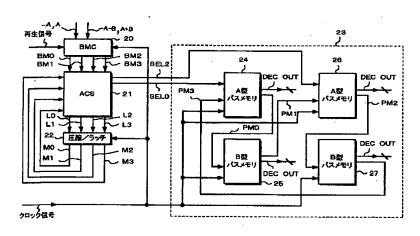


【図11】

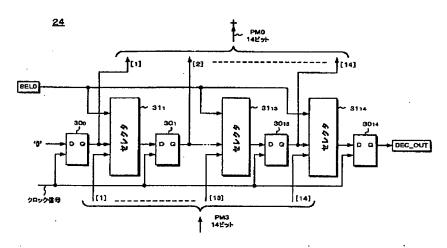




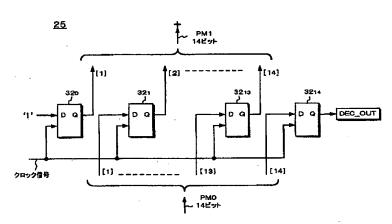
【図10】



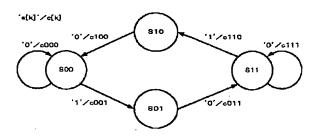
[図12]



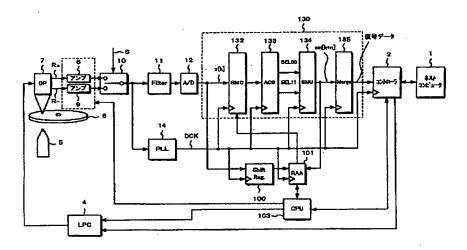
[図13]



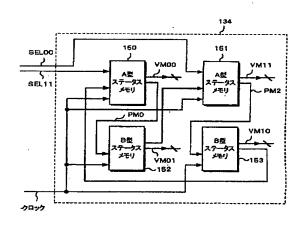
【図14】



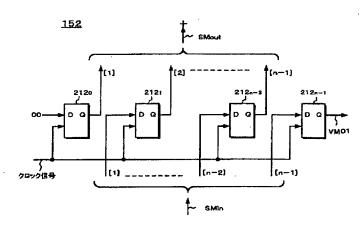
[図16]



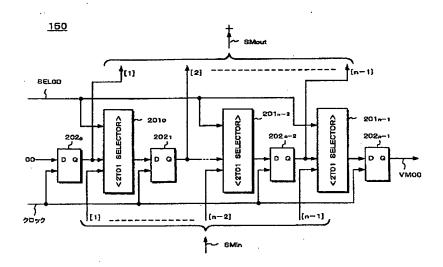
【図17】



[図19]



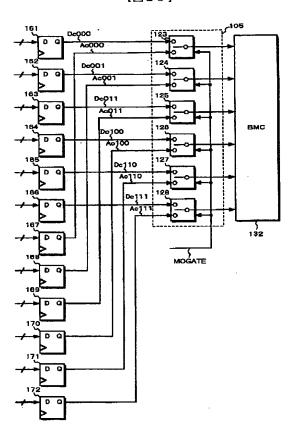
【図18】



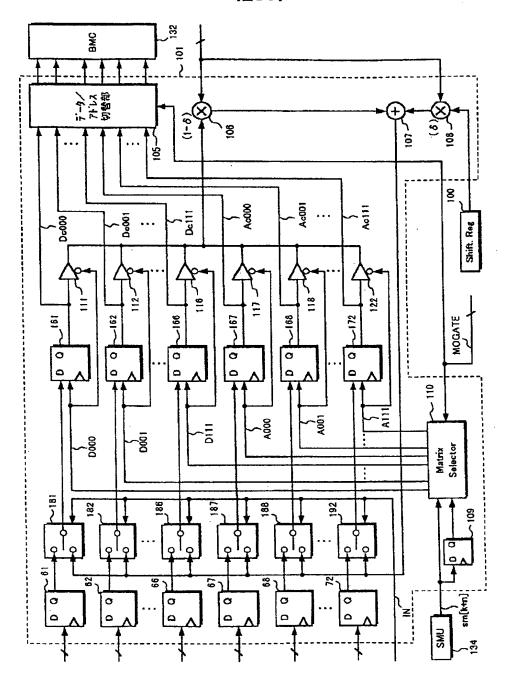
【図22】

BOGATE信号	sm(k+n=1)	am[k+n]	アクティブとされるイネーブル信号		
		00	D000		
	00	01	0001		
79747	Oi	11	9011		
29747	11	11	D111		
	"	10	D110		
	10	00	D100		
	00	00	A000		
		01	A001		
79717	01	11	A011		
でない	11	11	Attt		
		10	A110		
	10	00	A100		

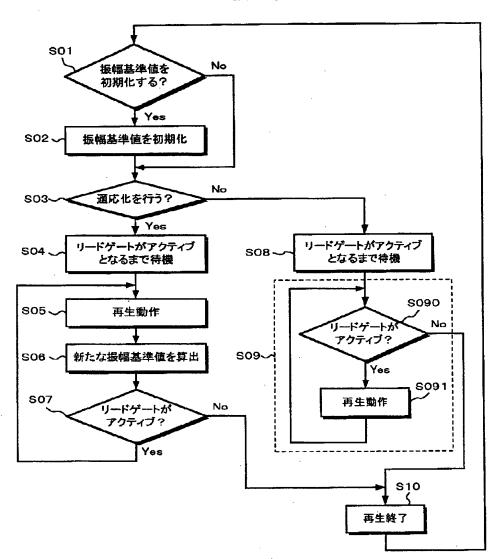
【図23】



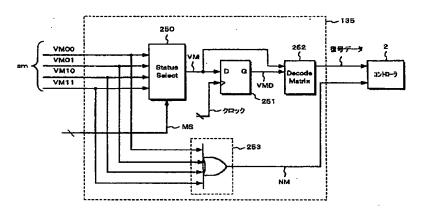
【図21】



[図24]



【図25】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>
GllB 20/18

識別記号 572 F I G I I B 20/18

572F